(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-52023

(P2003-52023A)

(43)公開日 平成15年2月21日(2003.2.21)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI		Ť	7]}*(参考)
H04N	7/01		H04N	7/01	G	5 C O 6 3
GO6T	7/60	150	G06T	7/60	150P	5L096

審査請求 未請求 請求項の数30 OL (全 36 頁)

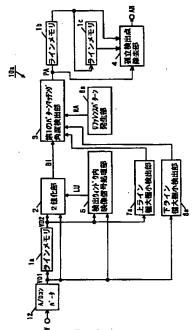
(21)出顧番号	特顧2001-369291(P2001-369291)	(71) 出願人	000005821 松下鐵器産業株式会社
(22)出願日	平成13年12月3日(2001.12.3)	(72)発明者	大阪府門真市大字門真1006番地 川村 秀昭
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特顧2000-380903 (P2000-380903) 平成12年12月14日 (2000.12.14)		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(33)優先権主張国 (31)優先権主張番号 (32)優先日	日本 (JP) 特額2001-162241(P2001-162241) 平成13年5月30日(2001.5.30)	(72)発明者	笠原 光弘 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	100098305 弁理士 福島 祥人
₩ .***			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像角度検出装置およびそれを備えた走査線補間装置

(57)【要約】

【課題】 映像信号により表示される画像の斜めエッジの角度を正確に検出することができる画像角度検出装置 およびそれを備えた走査線補間装置を提供することである。

【解決手段】 2値化部2はA/Dコンバータ12より入力される映像信号VD1およびラインメモリ1から出力される映像信号VD2を検出ウィンドウ内映像信号処理部5から与えられる平均輝度値LUをしきい値として2値化し、2値化バターンBIを出力する。リファレンスバターン発生部6aは複数のリファレンスバターンRAを発生する。第1のパターンマッチング角度検出部3は2値化パターンBIを複数のリファレンスパターンRAの各々と比較し、一致したリファレンスパターンRAの角度を角度情報PAが連続性を有する場合に角度信号ANを出力する。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力された映像信号に基づいて補間すべ き画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置 であって、

前記入力された映像信号を複数の走査線および前記補間 すべき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化 パターンを発生する2値化パターン発生手段と、

複数の方向を有する2値画像を複数の参照パターンとし て発生する参照パターン発生手段と、

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ 10 ターンを前記参照バターン発生手段により発生された複 数の参照バターンの各々と比較し、比較結果に基づいて 前記補間すべき画素に関する画像の角度を検出する比較 手段と、

前記補間すべき画素に関して前記比較手段により検出さ れた画像の角度が上または下の補間走査線において検出 された画像の角度に対して連続性を有するか否かを検出 し、連続性を有する場合に前記比較手段により検出され た画像の角度を角度信号として出力し、連続性を有さな い場合に前記比較手段により検出された画像の角度を出 20 力しない連続性検出手段とを備えたことを特徴とする画 像角度検出装置。

【請求項2】 前記2値化パターン発生手段は、

前記検出領域内の映像信号の輝度に基づいて2値化のた めのしきい値を算出するしきい値算出手段と、

前記しきい値算出手段により算出されたしきい値を用い て前記入力された映像信号を2値化することにより前記 2値化パターンを発生する2値化手段とを含むことを特 徴とする請求項1記載の画像角度検出装置。

【請求項3】 前記しきい値算出手段は、

前記検出領域内の映像信号の輝度の平均値を算出すると とにより前記しきい値を算出することを特徴とする請求 項2記載の画像角度検出装置。

【請求項4】 前記検出領域内の映像信号において各走 査線の水平方向の輝度分布が単調増加または単調減少す るか否かを判定する第1の判定手段をさらに備え、

前記比較手段は、前記第1の判定手段により前記輝度分 布が単調増加および単調減少しないと判定された場合に 前記2値化パターンと前記複数の参照パターンの各々と の比較を行わないことを特徴とする請求項1~3のいず 40 れかに記載の画像角度検出装置。

【請求項5】 前記検出領域内の映像信号において各走 査線の水平方向の輝度分布に極大点または極小点が存在 するか否かを判定する第2の判定手段をさらに備え、

前記比較手段は、前記第2の判定手段により前記輝度分 布に極大点または極小点が存在すると判定された場合に 前記2値化パターンと前記複数の参照パターンの各々と の比較を行わないことを特徴とする請求項1~4のいず れかに記載の画像角度検出装置。

トを検出するコントラスト検出手段をさらに備え、

前記比較手段は、前記コントラスト検出手段により検出 されたコントラストが所定値よりも小さい場合に前記2 値化パターンと前記複数の参照パターンの各々との比較 を行わないことを特徴とする請求項1~5のいずれかに 記載の画像角度検出装置。

【請求項7】 前記入力された映像信号の画素を間引い て前記2値化パターン発生手段に与える間引き手段をさ らに備えたことを特徴とする請求項1~6のいずれかに 記載の画像角度検出装置。

【請求項8】 前記連続性検出手段は、前記補間すべき 画素に関して前記比較手段により検出された画像の角度 と上または下の補間走査線の所定範囲内の画素に関して 検出された画像の角度との差が所定値以下の場合に連続 性を有すると判定することを特徴とする請求項1~7の いずれかに記載の画像角度検出装置。

【請求項9】 前記連続性検出手段は、前記補間すべき 画素に関して前記比較手段により検出された画像の角度 と上または下の補間走査線の所定範囲内の画素に関して 検出された画像の角度との差が所定値以下の場合で、か つ、前記補間すべき画素に関して前記しきい値算出手段 により算出された前記しきい値と上または下の補間走査 線の所定範囲内の画素に関して前記しきい値算出手段に より算出された前記しきい値との差が所定値以下の場 合、前記補間すべき画素に関する検出領域内の映像信号 の輝度の最大値と上または下の補間走査線の所定範囲内 の画素に関する検出領域内の映像信号の輝度の最大値と の差が所定値以下の場合、または前記補間すべき画素に 関する検出領域内の映像信号の輝度の最小値と上または 下の補間走査線の所定範囲内の画素に関する検出領域内 の映像信号の輝度の最小値との差が所定値以下の場合 に、連続性を有すると判定することを特徴とする請求項 1~8のいずれかに記載の画像角度検出装置。

【請求項10】 前記参照パターン発生手段により発生 される複数の参照パターンの各々は、前記補間すべき画 素の上側の走査線に配置される第1の画素列と、前記補 間すべき画素の下側の走査線に配置される第2の画素列 とを含み、

前記第1の画素列は、第1の画素値から第2の画素値へ の1つの変化点を有し、前記第2の画素列は、第1の画 素値から第2の画素値への1つの変化点を有し、前記第 1の画素列における第1の画素値から第2の画素値への 変化の方向と前記第2の画素列における第1の画素値か ら第2の画素値への変化の方向とが同じであることを特 徴とする請求項1~9のいずれかに記載の画像角度検出 装置。

【請求項11】 前記比較手段は、

前記画像の角度および前記2値化パターンと一致する参 照パターンを識別する識別信号を出力することを特徴と 【請求項6】 前記検出領域内の映像信号のコントラス 50 する請求項1~10のいずれかに記載の画像角度検出装

置。

【請求項12】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装 置であって、

前記入力された映像信号において複数の走査線および前 記補間すべき画素を含む所定の検出領域内で各走査線と とに水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を 表す極大極小パターンを発生する極大極小パターン発生 手段と、

前記検出領域内で各走査線でとに水平方向の輝度分布の 10 極大点または極小点の位置を表す複数の参照バターンを 発生する参照パターン発生手段と、

前記極大極小パターン発生手段により発生された極大極 小バターンを前記参照バターン発生手段により発生され た複数の参照パターンの各々と比較し、比較結果に基づ いて前記補間すべき画素に関する画像の角度を検出する 比較手段とを備えたことを特徴とする画像角度検出装

【請求項13】 前記検出領域内の映像信号のコントラ ストを検出するコントラスト検出手段をさらに備え、 前記比較手段は、前記コントラスト検出手段により検出 されたコントラストが所定値よりも小さい場合に前記極 大極小パターンと前記複数の参照パターンの各々との比 較を行わないことを特徴とする請求項12記載の画像角 度検出装置。

【請求項14】 前記補間すべき画素に関して前記比較 手段により検出された画像の角度が上または下の補間走 査線において検出された画像の角度に対して連続性を有 するか否かを検出し、連続性を有する場合に前記比較手 段により検出された画像の角度を角度信号として出力 し、連続性を有さない場合に前記比較手段により検出さ れた画像の角度を出力しない連続性検出手段をさらに備 えたことを特徴とする請求項12または13記載の画像 角度検出装置。

【請求項15】 前記比較手段は、

前記画像の角度および前記2値化パターンと一致する参 照パターンを識別する識別信号を出力することを特徴と する請求項14記載の画像角度検出装置。

【請求項16】 前記入力された映像信号の画素を間引 いて前記極大極小パターン発生手段に与える間引き手段 40 をさらに備えたことを特徴とする請求項12~15のい ずれかに記載の画像角度検出装置。

【請求項17】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装 置であって.

前記入力された映像信号を複数の走査線および前記補間 すべき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化 パターンを発生する2値化パターン発生手段と、

複数の方向を有する2値画像を複数の第1の参照パター ンとして発生する第1の参照バターン発生手段と、

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを前記第1の参照バターン発生手段により発生さ れた複数の第1の参照パターンの各々と比較し、比較結 果に基づいて前記補間すべき画素に関する画像の角度を 検出する第1の比較手段と、

前記入力された映像信号において複数の走査線および前 記補間すべき画素を含む所定の検出領域内で各走査線と とに水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を 表す極大極小パターンを発生する極大極小パターン発生 手段と、

前記検出領域内で各走査線ととに水平方向の輝度分布の 極大点または極小点の位置を表す複数の第2の参照バタ ーンを発生する第2の参照パターン発生手段と、

前記極大極小バターン発生手段により発生された極大極 小パターンを前記第2の参照パターン発生手段により発 生された複数の第2の参照パターンの各々と比較し、比 較結果に基づいて前記補間すべき画素に関する画像の角 度を検出する第2の比較手段とを備えたことを特徴とす る画像角度検出装置。

【請求項18】 前記入力された映像信号の画素を間引 20 いて前記2値化パターン発生手段および前記極大極小パ ターン発生手段に与える間引き手段をさらに備えたこと を特徴とする請求項17記載の画像角度検出装置。

【請求項19】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装 置であって、

前記入力された映像信号を複数の走査線および前記補間 すべき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化 パターンを発生する2値化パターン発生手段と、

30 特定された方向をそれぞれ有する複数の2値画像を複数 の確定角度パターンとして発生する確定角度パターン発 生手段と、

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パー ターンを前記確定角度パターン発生手段により発生され た複数の確定角度パターンの各々と比較し、比較結果に 基づいて前記補間すべき画素に関する画像の角度を1次 確定角度として検出する1次確定角度検出手段と、

複数の任意の方向をそれぞれ有する複数の2値画像を複 数の候補バターンとして発生する候補バターン発生手段 ٤.

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを前記候補バターン発生手段により発生された複 数の候補パターンの各々と比較し、比較結果に基づいて 前記補間すべき画素が画像の角度を確定可能な候補画素 であるか否かを検出する候補検出手段と、

前記1次確定角度検出手段により1次確定角度が検出さ れた場合に、前記補間すべき画素に関する画像の角度と して前記1次確定角度検出手段により検出された1次確 定角度を出力し、前記候補検出手段により前記補間すべ 50 き画素が候補画素であることが検出された場合に、前記

補間すべき画素に隣接する所定範囲において前記1次確 定角度を有する他の画素を探索し、前記所定範囲内に前 記1次確定角度を有する他の画素が存在する場合に、前 記補間すべき画索に関する画像の角度として前記他の画 素に関する1次確定角度を出力する2次確定角度検出手 段とを備えたことを特徴とする画像角度検出装置。

【請求項20】 前記確定角度パターン発生手段により 発生される複数の確定角度パターンの各々は、前記補間 すべき画素の上側の走査線に配置される第1の画素列 と、前記補間すべき画素の下側の走査線に配置される第 10 2の画素列とを含み、

前記第1の画案列は、第1の画素値から第2の画素値へ の1つの変化点を有し、前記第2の画素列は、第1の画 素値から第2の画素値への1つの変化点を有し、前記第 1の画素列における第1の画素値から第2の画素値への 変化の方向と前記第2の画素列における第1の画素値か ら第2の画素値への変化の方向とが同じであることを特 徴とする請求項19記載の画像角度検出装置。

【請求項21】 前記候補パターン発生手段により発生 される複数の候補バターンの各々は、前記補間すべき画 20 素の上側の走査線に配置される第1の画素列と、前記補 間すべき画素の下側の走査線に配置される第2の画素列

前記第1および第2の画素列のうち一方は、第1の画素 値から第2の画素値への1つの変化点を有し、前記第1 および第2の画素列のうち他方は、第1の画素値および 第2の画素値のうち一方を有することを特徴とする請求 項19または20記載の画像角度検出装置。

【請求項22】 前記候補バターン発生手段により発生 される複数の候補パターンの各々は、前記補間すべき画 30 素の上側の走査線に配置される第1の画素列と、前記補 間すべき画素の下側の走査線に配置される第2の画素列

前記第1の画素列は、第1の画素値から第2の画素値へ の1つの変化点を有し、前記第2の画素列は、第1の画 素値から第2の画素値への1つの変化点を有し、前記第 1の画素列における第1の画素値から第2の画素値への 変化の方向と前記第2の画素列における第1の画素値か ら第2の画素値への変化の方向とが互いに逆であること を特徴とする請求項19~21のいずれかに記載の画像 40 角度検出装置。

【請求項23】 前記2次確定角度検出手段は、前記候 補検出手段により前記補間すべき画素が候補画素である ことが検出された場合に、前記候補検出手段により前記 2値化パターンと一致すると判定された候補パターンに 応じて前記補間すべき画素から前記1次確定角度を有す る他の画素を探索する方向を特定することを特徴とする 請求項19~22のいずれかに記載の画像角度検出装

【請求項24】 前記2次確定角度検出手段は、前記候 50 査線補間装置。

補検出手段により前記補間すべき画素が候補画素である ことが検出された場合に、前記候補検出手段により前記 2 値化パターンと一致すると判定された候補パターンに 応じて、前記補間すべき画素に隣接する所定範囲におい

て前記複数の確定角度パターンのうち所定の確定角度パ ターンを用いて他の画素を探索し、前記所定範囲に1次 確定角度を有する他の画素が存在する場合に、前記補間 すべき画素に関する画像の角度として前記他の画素に関 する1次確定角度を出力することを特徴とする請求項1 9~23のいずれかに記載の画像角度検出装置。

【請求項25】 前記補間すべき画素に関して前記2次 確定角度検出手段により検出された画像の角度が上また は下の補間走査線において検出された画像の角度に対し て連続性を有するか否かを検出し、連続性を有する場合 に前記2次確定角度検出手段により検出された画像の角 度を角度信号として出力し、連続性を有さない場合に前 記2次確定角度検出手段により検出された画像の角度を 出力しない3次確定角度検出手段をさらに備えたことを 特徴とする請求項19~24のいずれかに記載の画像角 度検出装置。

【請求項26】 前記比較手段は、

前記画像の角度および前記2値化パターンと一致する確 定角度パターンを識別する識別信号を出力することを特 徴とする請求項25記載の画像角度検出装置。

【請求項27】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装 置と、

前記画像角度検出装置により検出された角度に基づいて 補間処理に用いる画素を選択し、選択された画素を用い て前記補間すべき画素の値を算出することにより補間走 査線を生成する補間回路とを備え、

前記画像角度検出装置は、

前記入力された映像信号を複数の走査線および前記補間 すべき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化 バターンを発生する2値化パターン発生手段と、

複数の方向を有する2値画像を複数の参照パターンとし て発生する参照パターン発生手段と、

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを前記参照パターン発生手段により発生された複 数の参照パターンの各々と比較し、比較結果に基づいて 前記補間すべき画素に関する画像の角度を検出する比較 手段と、

前記補間すべき画素に関して前記比較手段により検出さ れた画像の角度が上または下の補間走査線において検出 された画像の角度に対して連続性を有するか否かを検出 し、連続性を有する場合に前記比較手段により検出され た画像の角度を角度信号として出力し、連続性を有さな い場合に前記比較手段により検出された画像の角度を出 力しない連続性検出手段とを備えたことを特徴とする走

【請求項28】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画案に関する画像の角度を検出する画像角度検出装

前記画像角度検出装置により検出された角度に基づいて 補間処理に用いる画素を選択し、選択された画素を用い て前記補間すべき画素の値を算出することにより補間走 査線を生成する補間回路とを備え、

前記画像角度検出装置は、

前記入力された映像信号において複数の走査線および前 記補間すべき画素を含む所定の検出領域内で各走査線で 10 とに水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を 表す極大極小パターンを発生する極大極小パターン発生 手段と、

前記検出領域内で各走査線でとに水平方向の輝度分布の 極大点または極小点の位置を表す複数の参照バターンを 発生する参照パターン発生手段と、

前記極大極小バターン発生手段により発生された極大極 小パターンを前記参照パターン発生手段により発生され た複数の参照パターンの各々と比較し、比較結果に基づ 比較手段とを備えたことを特徴とする走査線補間装置。

【請求項29】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装 置と、

前記画像角度検出装置により検出された角度に基づいて 補間処理に用いる画素を選択し、選択された画素を用い て前記補間すべき画素の値を算出することにより補間走 査線を生成する補間回路とを備え、

前記画像角度検出装置は、

前記入力された映像信号を複数の走査線および前記補間 すべき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化 バターンを発生する2値化パターン発生手段と、

複数の方向を有する2値画像を複数の第1の参照バター ンとして発生する第1の参照パターン発生手段と、

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを前記第1の参照パターン発生手段により発生さ れた複数の第1の参照パターンの各々と比較し、比較結 果に基づいて前記補間すべき画素に関する画像の角度を 検出する第1の比較手段と、

記補間すべき画素を含む所定の検出領域内で各走査線ど とに水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を 表す極大極小パターンを発生する極大極小パターン発生 手段と、

前記検出領域内で各走査線でとに水平方向の輝度分布の 極大点または極小点の位置を表す複数の第2の参照パタ ーンを発生する第2の参照パターン発生手段と、

前記極大極小バターン発生手段により発生された極大極 小パターンを前記第2の参照パターン発生手段により発 較結果に基づいて前記補間すべき画素に関する画像の角 度を検出する第2の比較手段とを備えたことを特徴とす る走査線補間装置。

【請求項30】 入力された映像信号に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装

前記画像角度検出装置により検出された角度に基づいて 補間処理に用いる画素を選択し、選択された画素を用い て前記補間すべき画素の値を算出することにより補間走 査線を生成する補間回路とを備え、

前記画像角度検出装置は、

前記入力された映像信号を複数の走査線および前記補間 すべき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化 パターンを発生する2値化パターン発生手段と、

特定された方向をそれぞれ有する複数の2値画像を複数 の確定角度パターンとして発生する確定角度パターン発 生手段と、

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを前記確定角度パターン発生手段により発生され いて前記補間すべき画素に関する画像の角度を検出する 20 た複数の確定角度バターンの各々と比較し、比較結果に 基づいて前記補間すべき画素に関する画像の角度を1次 確定角度として検出する1次確定角度検出手段と、

> 複数の任意の方向をそれぞれ有する複数の2値画像を複 数の候補パターンとして発生する候補パターン発生手段

前記2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを前記候補バターン発生手段により発生された複 数の候補パターンの各々と比較し、比較結果に基づいて 前記補間すべき画素が画像の角度を確定可能な候補画素 30 であるか否かを検出する候補検出手段と、

前記1次確定角度検出手段により1次確定角度が検出さ れた場合に、前記補間すべき画素に関する画像の角度と して前記1次確定角度検出手段により検出された1次確 定角度を出力し、前記候補検出手段により前記補間すべ き画素が候補画素であることが検出された場合に、前記 補間すべき画素に隣接する所定範囲において前記1次確 定角度を有する他の画素を探索し、前記所定範囲内に前 記1次確定角度を有する他の画素が存在する場合に、前 記補間すべき画素に関する画像の角度として前記他の画 前記入力された映像信号において複数の走査線および前 40 素に関する1次確定角度を出力する2次確定角度検出手 段とを備えたことを特徴とする走査線補間装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、映像信号により表 示される画像の角度を検出する画像角度検出装置および それを備えた走査線補間装置に関する。

[0002]

【従来の技術】飛び越し走査(インタレース走査)の映 像信号を順次走査(プログレッシブ走査)の映像信号に 生された複数の第2の参照パターンの各々と比較し、比 50 変換するために、また、順次走査の映像信号を拡大また

は縮小した映像信号に変換するために、走査線の補間処理を行う補間回路が用いられる。このような補間回路に おいては、補間処理により作成すべき画素(以下、補間 画素と呼ぶ)の周囲の画索の値に基づいて補間画索の値 が算出される。この場合、周囲の画索のうち相関の高い 方向にある画索を用いて補間画素の値を算出することが 行われる。

【0003】例えば、斜め方向のエッジを有する画像または細い斜め線の画像においては、補間画素の斜め方向の画素を用いて補間画素の値を算出する。そのために、映像信号により表示される画像において相関の高い方向を判定する相関判定回路が用いられる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の相関判定回路では、補間画素を中心として上下方向および斜め方向のそれぞれ2画素間の差分値を検出し、その差分値に基づいて相関の高い方向を判定している。しかしながら、このような2画素間の差分値を用いる方法では、誤判定が生じることがある。そのため、斜め方向のエッジを有する画像または細い斜め線の画像において補間処理を行った 20 場合に滑らかな画像が得られない。

【0005】例えば、図36に示すように、細い斜め線の画像の場合、補間画素INの上下方向の2画素81,82間の差分値、一方の斜め方向の2画素83,84間の差分値および他方の斜め方向の2画素85,86間の差分値が等しくなる。そのため、相関の高い方向を誤判定する場合がある。

【0006】また、特許第2642261号(特開平5-68240号公報)に開示された画素補間回路では、補間画素の上下の走査線から各々3画素、計6画素の周 30 辺画素を抽出し、予め作成された補間テーブルを用いて、上下方向、右斜め方向、または左斜め方向のいずれの方向に相関が高いかを判定し、相関の最も高い方向で補間画素の値を算出する方法を採用している。

【0007】しかし、特許第2642261号に開示された画素補間回路を用いて補間画素の値を算出するとノイズが発生することがある。

【0008】例えば、図37(a)に示すように、エッジを有する画像の場合、特許第2642261号に開示された画素補間回路は、補間画素INの上下走査線の6 40画素A~Fに対して、予め作成した補間テーブルを用いて相関が高い方向を判定する。この場合、画素補間回路は、左斜め方向に最も相関性が高いと判定し、図37

(b) に示すように、左斜め上の画素Aおよび右斜め下の画素Fを用いて補間画素の値を算出する。左斜め上の画素Aが「白」であり、右斜め下の画素Fが「白」であるため、補間画素 I Nも「白」と算出される。しかし、図37(a)の画像の場合、補間画素 I Nは、「黒」となるべきである。その結果、補間画素 I Nがノイズとなる。

【0009】本発明の目的は、映像信号により表示され 50 角度信号が出力されないことにより、ノイズによる誤検

る画像の斜めエッジの角度を正確に検出することができる画像角度検出装置およびそれを備えた走査線補間装置を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】(第1の発明)本発明に 係る画像角度検出装置は、入力された映像信号に基づい て補間すべき画素に関する画像の角度を検出する画像角 度検出装置であって、入力された映像信号を複数の走査 線および補間すべき画素を含む所定の検出領域内で2値 化して2値化パターンを発生する2値化パターン発生手 段と、複数の方向を有する2値画像を複数の参照バター ンとして発生する参照パターン発生手段と、2値化パタ ーン発生手段により発生された2値化パターンを参照パ ターン発生手段により発生された複数の参照パターンの 各々と比較し、比較結果に基づいて補間すべき画素に関 する画像の角度を検出する比較手段と、補間すべき画素 に関して比較手段により検出された画像の角度が上また は下の補間走査線において検出された画像の角度に対し て連続性を有するか否かを検出し、連続性を有する場合 に比較手段により検出された画像の角度を角度信号とし て出力し、連続性を有さない場合に比較手段により検出 された画像の角度を出力しない連続性検出手段とを備え たものである。

【0011】本発明に係る画像角度検出装置においては、入力された映像信号が2値化パターン発生手段により所定の検出領域内で2値化されて2値化パターンが発生される。また、参照パターン発生手段により複数の方向を有する2値画像が複数の参照パターンとして発生される。そして、比較手段により2値化パターンが複数の参照パターンの各々と比較され、比較結果に基づいて補間すべき画素に関する画像の角度が検出される。さらに、補間すべき画素に関して比較手段により検出された画像の角度が対して連続性を有するか否かが連続性検出手段により検出され、連続性を有する場合に比較手段により検出された画像の角度が出された画像の角度が出力されない。

【0012】との場合、二次元のパターンの比較を行っているので、2 画素間の差分値を用いる場合と比較して誤検出が抑制され、斜め方向のエッジを有する画像の角度を正確に検出することができる。また、二次元の参照パターンを用いることにより、検出する角度が補間すべき画素を中心とする点対称の位置にある画素を結ぶ直線の角度に限定されず、それらの間の角度を検出することもできる。

【0013】したがって、回路規模を大きくすることなく、より細かい間隔で角度を検出することができる。さらに、検出された画像の角度が連続性を有さない場合に角度信号が出力されないことにより、フィズによる認検

出が防止される。

【0014】(第2の発明)第2の発明に係る画像角度 検出装置は、第1の発明に係る画像角度検出装置の構成 において、2値化パターン発生手段は、検出領域内の映 像信号の輝度に基づいて2値化のためのしきい値を算出 するしきい値算出手段と、しきい値算出手段により算出 されたしきい値を用いて入力された映像信号を2値化す ることにより2値化パターンを発生する2値化手段とを 含むものである。

【0015】との場合、検出領域内の映像信号の輝度に 10基づいて2値化のためのしきい値が算出されるので、外部からしきい値を設定するととなく、映像信号の輝度レベルに関係なく2値化パターンを発生するととができる。

【0016】(第3の発明)第3の発明に係る画像角度 検出装置は、第2の発明に係る画像角度検出装置の構成 において、しきい値算出手段は、検出領域内の映像信号 の輝度の平均値を算出することによりしきい値を算出す るものである。

【0017】との場合、検出領域内の映像信号の輝度の 20 平均値が2値化のしきい値として用いられるので、外部 からしきい値を設定することなく、映像信号の輝度レベ ルに関係なく2値化パターンを発生することができる。

【0018】(第4の発明)第4の発明に係る画像角度 検出装置は、第1~第3のいずれかの発明に係る画像角 度検出装置の構成において、検出領域内の映像信号において各走査線の水平方向の輝度分布が単調増加または単 調減少するか否かを判定する第1の判定手段をさらに備 え、比較手段は、第1の判定手段により輝度分布が単調 増加および単調減少しないと判定された場合に2値化パ 30 ターンと複数の参照パターンの各々との比較を行わない ものである。

【0019】検出領域内の映像信号において各走査線の水平方向の輝度分布が単調増加および単調減少しない場合には、2値化パターンと複数の参照パターンの各々との比較が行われず、画像の角度が検出されない。それにより、ノイズによる誤検出が抑制される。

【0020】(第5の発明)第5の発明に係る画像角度検出装置は、第1~第4のいずれかの発明に係る画像角度検出装置の構成において、検出領域内の映像信号の水 40平方向において各走査線の輝度分布に極大点または極小点が存在するか否かを判定する第2の判定手段をさらに備え、比較手段は、第2の判定手段により輝度分布に極大点または極小点が存在すると判定された場合に2値化パターンと複数の参照パターンの各々との比較を行わないものである。

【0021】検出領域内の映像信号において各走査線の つ、補間すべき画素に関してしきい値算出手段により算水平方向の輝度分布に極大点または極小点が存在する場 出されたしきい値と上または下の補間走査線の所定範囲 内の画素に関してしきい値算出手段により算出されたしの比較が行なわれず、画像の角度が検出されない。それ 50 きい値との差が所定値以下の場合、補間すべき画素に関

により、ノイズによる誤検出が抑制される。

【0022】(第6の発明)第6の発明に係る画像角度検出装置は、第1~第5のいずれかの発明に係る画像角度検出装置の構成において、検出領域内の映像信号のコントラストを検出するコントラスト検出手段をさらに備え、比較手段は、コントラスト検出手段により検出されたコントラストが所定値よりも小さい場合に2値化バターンと複数の参照パターンの各々との比較を行わないものである。

【0023】映像信号のコントラストが低い場合には、斜め方向の画素を用いた補間処理の効果は小さい。そとで、検出領域内の映像信号のコントラストが所定値よりも小さい場合には、2値化パターンと複数の参照パターンの各々との比較が行なわれず、画像の角度が検出されない。それにより、ノイズを伴う斜め方向の画素を用いた補間処理を、効果が大きい場合にのみ行うことができる。

【0024】(第7の発明)第7の発明に係る画像角度 検出装置は、第1~第6のいずれかの発明に係る画像角 度検出装置の構成において、入力された映像信号の画素 を間引いて2値化パターン発生手段に与える間引き手段 をさらに備えたものである。

【0025】との場合、入力された映像信号の画素が間引かれて2値化パターン発生手段に与えられ、2値化パターンが発生される。それにより、同じ参照パターンを用いてより水平に近い斜めエッジの角度(以下、浅い角度と呼ぶ。)の画像を検出することが可能となる。

【0026】(第8の発明)第8の発明に係る画像角度 検出装置は、第1~第7のいずれかの発明に係る画像角 度検出装置の構成において、連続性検出手段は、補間す べき画素に関して比較手段により検出された画像の角度 と上または下の補間走査線の所定範囲内の画素に関して 検出された画像の角度との差が所定値以下の場合に連続 性を有すると判定するものである。

【0027】 この場合、補間すべき画素に関して検出された画像の角度と上または下の補間走査線の所定の範囲内の画素に関して検出された画像の角度との差が所定値以下か否かを判定することにより、連続性の有無を判定することができる。それにより一定のばらつきを許容しつつ適切に画像の角度を確定することができる。

【0028】(第9の発明)第9の発明に係る画像角度検出装置は、第1~第8のいずれかの発明に係る画像角度検出装置の構成において、連続性検出手段は、補間すべき画素に関して比較手段により検出された画像の角度と上または下の補間走査線の所定範囲内の画素に関して検出された画像の角度との差が所定値以下の場合で、かつ、補間すべき画素に関してしまい値算出手段により算出されたしまい値と上または下の補間走査線の所定範囲内の画素に関してしきい値算出手段により算出されたしまい値との差が所定値以下の場合、補間すべき画素に関

する検出領域内の映像信号の輝度の最大値と上または下 の補間走査線の所定範囲内の画素に関する検出領域内の 映像信号の輝度の最大値との差が所定値以下の場合、ま たは補間すべき画素に関する検出領域内の映像信号の輝 度の最小値と上または下の補間走査線の所定範囲内の画 素に関する検出領域内の映像信号の輝度の最小値との差 が所定値以下の場合に、連続性を有すると判定するもの

【0029】との場合、補間すべき画素に関して検出さ れた画像の角度と上または下の補間走査線の所定の範囲 10 内の画素に関して検出された画像の角度との差が所定値 以下でかつ、補間すべき画素に関して算出されたしきい 値と上または下の補間走査線の所定範囲内の画素に関し て算出されたしきい値との差が所定値以下であるか否 か、補間すべき画素に関する検出領域内の輝度の最大値 と補間走査線の所定範囲内の画素に関する検出領域内の 輝度の最大値との差が所定値以下であるか否か、または 補間すべき画素に関する検出領域内の輝度の最小値と補 間走査線の所定範囲内の画素に関する検出領域内の輝度 の最小値との差が所定値以下であるか否かを判定すると 20 とにより、連続性の有無を判定することができる。それ により、一定のばらつきを許容しつつ適切に画像の角度 を確定することができる。

【0030】(第10の発明)第10の発明に係る画像 角度検出装置は、第1~第9のいずれかの発明に係る画 像角度検出装置の構成において、参照パターン発生手段 により発生される複数の参照パターンの各々は、補間す べき画素の上側の走査線に配置される第1の画素列と、 補間すべき画素の下側の走査線に配置される第2の画素 列とを含み、第1の画素列は、第1の画素値から第2の 30 画素値への1つの変化点を有し、第2の画素列は、第1 の画素値から第2の画素値への1つの変化点を有し、第 1の画素列における第1の画素値から第2の画素値への 変化の方向と第2の画素列における第1の画素値から第 2の画素値への変化の方向とが同じであるものである。 【0031】との参照パターンにおいては、上側の走査 線に配置される画素列と下側の走査線に配置される画素 列とが、ともに輝度変化を有し、かつ同一方向の輝度勾 配を有する。このような参照パターンは斜めエッジの画 像に相当する。したがって、2値化パターンが参照パタ 40 ーンと一致した場合は、斜めエッジの角度を確実に特定 することができる。

【0032】(第11の発明)第11の発明に係る画像 角度検出装置は、第1~第10のいずれかの発明に係る 画像角度検出装置の構成において、比較手段は、画像の 角度および2値化パターンと一致する参照パターンを識 別する識別信号を出力するものである。

【0033】この場合、比較手段により画像の角度およ び2値化パターンと一致すると判定された参照パターン

が同じ複数の参照パターンを用いた場合でも、参照パタ ーンを確実に決定できるので、角度の誤検出を防止する ことができる。

【0034】(第12の発明)本発明に係る画像角度検 出装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画 素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置であ って、入力された映像信号において複数の走査線および 補間すべき画素を含む所定の検出領域内で各走査線とと に水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を表 す極大極小バターンを発生する極大極小バターン発生手 段と、検出領域内で各走査線ととに水平方向の輝度分布 の極大点または極小点の位置を表す複数の参照パターン を発生する参照パターン発生手段と、極大極小パターン 発生手段により発生された極大極小バターンを参照バタ ーン発生手段により発生された複数の参照パターンの各 々と比較し、比較結果に基づいて補間すべき画素に関す る画像の角度を検出する比較手段とを備えたものであ

【0035】本発明に係る画像角度検出装置において は、入力された映像信号において極大極小パターン発生 手段により所定の検出領域内で各走査線ごとに水平方向 の輝度分布の極大点または極小点の位置を表す極大極小 バターンが発生される。また、参照パターン発生手段に より検出領域内で各走査線でとに水平方向の輝度分布の 極大点または極小点の位置を表す複数の参照バターンが 発生される。そして、比較手段により極大極小パターン が複数の参照バターンの各々と比較され、比較結果に基 づいて補間すべき画素に関する画像の角度が検出され る。

【0036】との場合、二次元のパターンの比較を行っ ているので、2画素間の差分値を用いる場合と比較して 誤検出が抑制され、細い斜め線の画像の角度を正確に検 出することができる。

【0037】また、二次元の参照パターンを用いること により、検出する角度が補間すべき画素を中心とする点 対称の位置にある画素を結ぶ直線の角度に限定されず、 それらの間の角度を検出することもできる。したがっ て、回路規模を大きくすることなく、より細かい間隔で 角度を検出することができる。

【0038】(第13の発明)第13の発明に係る画像 角度検出装置は、第12の発明に係る画像角度検出装置 の構成において、検出領域内の映像信号のコントラスト を検出するコントラスト検出手段をさらに備え、比較手 段は、コントラスト検出手段により検出されたコントラ ストが所定値よりも小さい場合に極大極小パターンと複 数の参照バターンの各々との比較を行わないものであ

【0039】映像信号のコントラストが低い場合には、 斜め方向の画素を用いた補間処理の効果は小さい。そこ を識別する識別信号が出力される。その結果、角度の値 50 で、検出領域内の映像信号のコントラストが所定値より も小さい場合には、極大極小パターンと複数の参照パタ ーンの各々との比較が行なわれず、画像の角度が検出さ れない。それにより、ノイズを伴う斜め方向の画衆を用 いた補間処理を、効果が大きい場合にのみ行うことがで きる。

15

【0040】(第14の発明)第14の発明に係る画像 角度検出装置は、第12または第13の発明に係る画像 角度検出装置の構成において、補間すべき画素に関して 比較手段により検出された画像の角度が上または下の補 間走査線において検出された画像の角度に対して連続性 10 を有するか否かを検出し、連続性を有する場合に比較手 段により検出された画像の角度を角度信号として出力 し、連続性を有さない場合に比較手段により検出された 画像の角度を出力しない連続性検出手段をさらに備えた ものである。

【0041】補間すべき画素に関して検出された画像の 角度が上または下の補間走査線において検出された画像 の角度に対して連続性を有する場合に比較手段により検 出された画像の角度が角度信号として出力され、連続性 を有さない場合に比較手段により検出された画像の角度 20 が出力されない。

【0042】検出された画像の角度が連続性を有さない 場合に角度信号が出力されないことにより、ノイズによ る誤検出が防止される。

【0043】(第15の発明)第15の発明に係る画像 角度検出装置は、第14の発明に係る画像角度検出装置 の構成において、比較手段は、画像の角度および2値化 バターンと一致する参照パターンを識別する識別信号を 出力するものである。

び2値化パターンと一致すると判定された参照パターン を識別する識別信号が出力される。その結果、角度の値 が同じ複数の参照パターンを用いた場合でも、参照パタ ーンを確実に決定できるので、角度の誤検出を防止する ことができる。

【0045】(第16の発明)第16の発明に係る画像 角度検出装置は、第12~第15のいずれかの発明に係 る画像角度検出装置の構成において、入力された映像信 号の画素を間引いて極大極小バターン発生手段に与える 間引き手段をさらに備えたものである。

【0046】との場合、入力された映像信号の画素が間 引かれて極大極小パターン発生手段に与えられ、極大極 小パターンが発生される。それにより、同じ参照パター ンを用いてより浅い角度の画像を検出することが可能と なる。

【0047】(第17の発明)本発明に係る画像角度検 出装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画 素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置であ って、入力された映像信号を複数の走査線および補間す

ターンを発生する2値化パターン発生手段と、複数の方 向を有する2値画像を複数の第1の参照パターンとして 発生する第1の参照パターン発生手段と、2値化パター ン発生手段により発生された2値化パターンを第1の参 照パターン発生手段により発生された複数の第1の参照 パターンの各々と比較し、比較結果に基づいて補間すべ き画素に関する画像の角度を検出する第1の比較手段 と、入力された映像信号において複数の走査線および補 間すべき画素を含む所定の検出領域内で各走査線ととに 水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を表す 極大極小パターンを発生する極大極小パターン発生手段 と、検出領域内で各走査線でとに水平方向の輝度分布の 極大点または極小点の位置を表す複数の第2の参照パタ ーンを発生する第2の参照パターン発生手段と、極大極 小パターン発生手段により発生された極大極小パターン を第2の参照バターン発生手段により発生された複数の 第2の参照パターンの各々と比較し、比較結果に基づい て補間すべき画素に関する画像の角度を検出する第2の 比較手段とを備えたものである。

【0048】本発明に係る画像角度検出装置において は、入力された映像信号が2値化パターン発生手段によ り所定の検出領域内で2値化されて2値化パターンが発 生される。また、第1の参照パターン発生手段により複 数の方向を有する2値画像が複数の第1の参照パターン として発生される。そして、第1の比較手段により2値 化パターンが複数の第1の参照パターンの各々と比較さ れ、比較結果に基づいて補間すべき画素に関する画像の 角度が検出される。

【0049】また、入力された映像信号において極大極 【0044】との場合、比較手段により画像の角度およ 30 小バターン発生手段により所定の検出領域内で各走査線 ごとに水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置 を表す極大極小パターンが発生される。また、第2の参 照バターン発生手段により検出領域内で各走査線でとに 水平方向の輝度分布の極大点または極小点の位置を表す 複数の第2の参照パターンが発生される。そして、第2 の比較手段により極大極小バターンが複数の第2の参照 バターンの各々と比較され、比較結果に基づいて補間す べき画素に関する画像の角度が検出される。

> 【0050】との場合、二次元のパターンの比較を行っ 40 ているので、2画素間の差分値を用いる場合と比較して 誤検出が抑制され、細い斜め線の画像の角度を正確に検 出することができる。

【0051】また、二次元の第1または第2の参照パタ ーンを用いることにより、検出する角度が補間すべき画 素を中心とする点対称の位置にある画素を結ぶ直線の角 度に限定されず、それらの間の角度を検出することもで きる。したがって、回路規模を大きくすることなく、よ り細かい間隔で角度を検出することができる。

【0052】(第18の発明)第18の発明に係る画像 べき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化バ 50 角度検出装置は、第17の発明に係る画像角度検出装置 の構成において、入力された映像信号の画素を間引いて 2値化パターン発生手段および極大極小パターン発生手 段に与える間引き手段をさらに備えたものである。

【0053】との場合、入力された映像信号の画素が間 引かれて2値化パターン発生手段および極大極小パター ン発生手段に与えられ、2値化パターンおよび極大極小 パターンが発生される。それにより、同じ第1および第 2の参照パターンを用いてより浅い角度の画像を検出す ることが可能となる。

【0054】 (第19の発明) 本発明に係る画像角度検 10 出装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画 素に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置であ って、入力された映像信号を複数の走査線および補間す べき画素を含む所定の検出領域内で2値化して2値化バ ターンを発生する2値化パターン発生手段と、特定され た方向をそれぞれ有する複数の2値画像を複数の確定角 度パターンとして発生する確定角度パターン発生手段 と、2値化パターン発生手段により発生された2値化パ ターンを確定角度バターン発生手段により発生された複 数の確定角度パターンの各々と比較し、比較結果に基づ 20 いて補間すべき画素に関する画像の角度を1次確定角度 として検出する1次確定角度検出手段と、複数の任意の 方向をそれぞれ有する複数の2値画像を複数の候補パタ ーンとして発生する候補パターン発生手段と、2値化パ ターン発生手段により発生された2値化パターンを候補 パターン発生手段により発生された複数の候補パターン の各々と比較し、比較結果に基づいて補間すべき画素が 画像の角度を確定可能な候補画素であるか否かを検出す る候補検出手段と、1次確定角度検出手段により1次確 定角度が検出された場合に、補間すべき画素に関する画 30 像の角度として1次確定角度検出手段により検出された 1次確定角度を出力し、候補検出手段により補間すべき 画素が候補画素であることが検出された場合に、補間す べき画素に隣接する所定範囲において1次確定角度を有 する他の画素を探索し、所定範囲内に1次確定角度を有 する他の画素が存在する場合に、補間すべき画素に関す る画像の角度として他の画素に関する1次確定角度を出 力する2次確定角度検出手段とを備えたものである。

【0055】本発明に係る画像角度検出装置において は、入力された映像信号が2値化パターン発生手段によ 40 り所定の検出領域内で2値化されて2値化パターンが発 生される。また、確定角度パターン発生手段により、特 定された方向を有する2値画像が複数の確定角度パター ンとして発生される。そして、1次確定角度検出手段に より2値化パターンが複数の確定角度パターンの各々と 比較され、比較結果に基づいて補間すべき画素に関する 画像の角度が1次確定される。また、候補パターン発生 手段により複数の任意の方向をそれぞれ有する2値画像 が候補パターンとして発生される。そして、候補検出手

比較され、比較結果に基づいて補間すべき画素が画像の 角度を確定可能な候補画素であるか否かが検出される。 【0056】さらに、1次確定角度検出手段により1次 確定角度が検出された場合には、補間すべき画素に関す る画像の角度として1次確定角度検出手段により検出さ れた1次確定角度が2次確定角度検出手段により出力さ れ、候補検出手段により補間すべき画素が候補画素であ ることが検出された場合には、補間すべき画素に隣接す る所定範囲において1次確定角度を有する他の画素が探 索され、所定範囲内に1次確定角度を有する他の画素が 存在する場合には、補間すべき画素に関する画像の角度 として他の画素に関する1次確定角度が2次確定角度検 出手段により出力される。

18

【0057】との場合、二次元のパターンの比較を行っ ているので、2画素間の差分値を用いる場合と比較して 誤検出が抑制される。また、一度の比較により画像の角 度が特定されない場合には、補間すべき画素の近傍にお いて画像の角度を確定可能な画素が探索される。このよ うに、一度の比較により画像の角度が特定される場合 と、一度の比較により画像の角度が特定されない場合と に分けて2段階に画像の角度が検出されるので、画像の 角度をより正確に検出することができる。

【0058】(第20の発明)第20の発明に係る画像 角度検出装置は、第19の発明に係る画像角度検出装置 の構成において、確定角度バターン発生手段により発生 される複数の確定角度パターンの各々は、補間すべき画 素の上側の走査線に配置される第1の画素列と、補間す べき画素の下側の走査線に配置される第2の画素列とを 含み、第1の画素列は、第1の画素値から第2の画素値 への1つの変化点を有し、第2の画素列は、第1の画素 値から第2の画素値への1つの変化点を有し、第1の画 素列における第1の画素値から第2の画素値への変化の 方向と第2の画素列における第1の画素値から第2の画 素値への変化の方向とが同じであるものである。

【0059】との確定角度パターンにおいては、上側の 走査線に配置される画素列と下側の走査線に配置される 画素列とが、ともに輝度変化を有し、かつ同一方向の輝 度勾配を有する。このような確定角度パターンは斜めエ ッジの画像に相当する。したがって、2値化パターンが 確定角度バターンと一致した場合は、斜めエッジの角度 を確実に特定することができる。

【0060】(第21の発明)第21の発明に係る画像 角度検出装置は、第19または第20の発明に係る画像 角度検出装置の構成において、候補パターン発生手段に より発生される複数の候補パターンの各々は、補間すべ き画素の上側の走査線に配置される第1の画素列と、補 間すべき画素の下側の走査線に配置される第2の画素列 とを含み、第1 および第2の画素列のうち一方は、第1 の画素値から第2の画素値への1つの変化点を有し、第 段により2値化バターンが複数の候補バターンの各々と 50 1 および第2の画素列のうち他方は、第1の画素値およ び第2の画素値のうち一方を有するものである。

【0061】この候補パターンにおいては、上側の走査 線および下側の走査線のいずれか一方の走査線に配置さ れる画素列が輝度変化を有し、かつ他方の走査線に配置 される画素列は輝度勾配を有さずまたは小さい輝度勾配 を有する。この場合、画像の角度は確定できないものの 2値化パターンが候補パターンと一致した場合は、補間 すべき画素の近傍を探索すれば浅い斜めエッジの角度を 特定可能な画素が存在する可能性が高い。

【0062】(第22の発明)第22の発明に係る画像 10 角度検出装置は、第19~第21のいずれかの発明に係 る画像角度検出装置の構成において、候補パターン発生 手段により発生される複数の候補パターンの各々は、補 間すべき画素の上側の走査線に配置される第1の画素列 と、補間すべき画素の下側の走査線に配置される第2の 画素列とを含み、第1の画素列は、第1の画素値から第 2の画素値への1つの変化点を有し、第2の画素列は、 第1の画素値から第2の画素値への1つの変化点を有 し、第1の画素列における第1の画素値から第2の画素 値への変化の方向と第2の画素列における第1の画素値 20 から第2の画素値への変化の方向とが互いに逆であるも のである。

【0063】との候補パターンにおいては、上側の走査 線に配置される画素列と下側の走査線に配置される画素 列とが、ともに輝度変化を有し、かつ逆の方向の輝度勾 配を有する。この場合、画像の角度は確定できないもの の2値化パターンが候補パターンと一致した場合は、補 間すべき画素の近傍を探索すれば細い斜め線を有する画 像の角度を特定可能な画素が存在する可能性が高い。

【0064】(第23の発明)第23の発明に係る画像 30 角度検出装置は、第19~第22のいずれかの発明に係 る画像角度検出装置の構成において、2次確定角度検出 手段は、候補検出手段により補間すべき画素が候補画素 であることが検出された場合に、候補検出手段により2 値化パターンと一致すると判定された候補パターンに応 じて補間すべき画素から1次確定角度を有する他の画素 を探索する方向を特定するものである。

【0065】この場合、2値化パターンと一致すると判 定された候補パターンに応じて補間すべき画素から1次 ので、より高精度に画像の角度が検出される。

【0066】(第24の発明)第24の発明に係る画像 角度検出装置は、第19~第23のいずれかの発明に係 る画像角度検出装置の構成において、2次確定角度検出 手段は、候補検出手段により補間すべき画素が候補画素 であることが検出された場合に、候補検出手段により2 値化パターンと一致すると判定された候補パターンに応 じて、補間すべき画素に隣接する所定範囲において複数 の確定角度パターンのうち所定の確定角度パターンを用

る他の画素が存在する場合に、補間すべき画素に関する 画像の角度として他の画素に関する1次確定角度を出力 するものである。

【0067】この場合、2値化パターンと一致すると判 定された候補バターンに応じて補間すべき画素に隣接す る所定範囲において所定の確定角度パターンを用いて他 の画素が探索されるので、より高精度に画像の角度が検 出される。

【0068】(第25の発明)第25の発明に係る画像 角度検出装置は、第19~第24のいずれかの発明に係 る画像角度検出装置の構成において、補間すべき画素に 関して2次確定角度検出手段により検出された画像の角 度が上または下の補間走査線において検出された画像の 角度に対して連続性を有するか否かを検出し、連続性を 有する場合に2次確定角度検出手段により検出された画 像の角度を角度信号として出力し、連続性を有さない場 合に2次確定角度検出手段により検出された画像の角度 を出力しない3次確定角度検出手段をさらに備えたもの である。

【0069】との場合、検出された画像の角度が連続性 を有さない場合に角度信号が出力されないことにより、 ノイズによる誤検出が防止される。

[0070] (第26の発明) 第26の発明に係る画像 角度検出装置は、第25の発明に係る画像角度検出装置 の構成において、比較手段は、画像の角度および2値化 バターンと一致する確定角度パターンを識別する識別信 号を出力するものである。

[0071]との場合、比較手段により画像の角度およ び2値化パターンと一致すると判定された確定角度パタ ーンを識別する識別信号が出力される。その結果、角度 の値が同じ複数の確定角度パターンを用いた場合でも、 確定角度バターンを確実に決定できるので、角度の誤検 出を防止することができる。

【0072】(第27の発明)本発明に係る走査線補間 装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画素 に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置と、画 像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間処 理に用いる画素を選択し、選択された画素を用いて補間 すべき画素の値を算出することにより補間走査線を生成 確定角度を有する他の画素を探索する方向が特定される 40 する補間回路とを備え、画像角度検出装置は、入力され た映像信号を複数の走査線および補間すべき画素を含む 所定の検出領域内で2値化して2値化パターンを発生す る2値化パターン発生手段と、複数の方向を有する2値 画像を複数の参照パターンとして発生する参照パターン 発生手段と、2値化パターン発生手段により発生された 2値化パターンを参照パターン発生手段により発生され た複数の参照パターンの各々と比較し、比較結果に基づ いて補間すべき画素に関する画像の角度を検出する比較 手段と、補間すべき画素に関して比較手段により検出さ いて他の画素を探索し、所定範囲に1次確定角度を有す 50 れた画像の角度が上または下の補間走査線において検出

された画像の角度に対して連続性を有するか否かを検出 し、連続性を有する場合に比較手段により検出された画 像の角度を角度信号として出力し、連続性を有さない場 合に比較手段により検出された画像の角度を出力しない 連続性検出手段とを備えたものである。

【0073】本発明に係る走査線補間装置においては、 画像角度検出装置により入力された映像信号に基づいて 補間すべき画素に関する画像の角度が正確に検出され、 画像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間 処理に用いる画素が選択され、補間回路により選択され 10 た画素を用いて補間すべき画素の値を算出することによ り補間走査線が生成される。

【0074】(第28の発明)本発明に係る走査線補間 装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画素 に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置と、画 像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間処 理に用いる画素を選択し、選択された画素を用いて補間 すべき画素の値を算出することにより補間走査線を生成 する補間回路とを備え、画像角度検出装置は、入力され た映像信号において複数の走査線および補間すべき画素 20 を含む所定の検出領域内で各走査線ととに水平方向の輝 度分布の極大点または極小点の位置を表す極大極小バタ ーンを発生する極大極小パターン発生手段と、検出領域 内で各走査線ととに水平方向の輝度分布の極大点または 極小点の位置を表す複数の参照パターンを発生する参照 パターン発生手段と、極大極小パターン発生手段により 発生された極大極小パターンを参照パターン発生手段に より発生された複数の参照パターンの各々と比較し、比 較結果に基づいて補間すべき画素に関する画像の角度を 検出する比較手段とを備えたものである。

【0075】本発明に係る走査線補間装置においては、 画像角度検出装置により入力された映像信号に基づいて 補間すべき画素に関する画像の角度が正確に検出され、 画像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間 処理に用いる画素が選択され、補間回路により選択され た画素を用いて補間すべき画素の値を算出することによ り補間走査線が生成される。

【0076】(第29の発明)本発明に係る走査線補間 装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画素 に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置と、画 40 像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間処 理に用いる画素を選択し、選択された画素を用いて補間 すべき画素の値を算出することにより補間走査線を生成 する補間回路とを備え、画像角度検出装置は、入力され た映像信号を複数の走査線および補間すべき画素を含む 所定の検出領域内で2値化して2値化パターンを発生す る2値化パターン発生手段と、複数の方向を有する2値 画像を複数の第1の参照パターンとして発生する第1の 参照パターン発生手段と、2値化パターン発生手段によ

手段により発生された複数の第1の参照パターンの各々 と比較し、比較結果に基づいて補間すべき画素に関する 画像の角度を検出する第1の比較手段と、入力された映 像信号において複数の走査線および補間すべき画素を含 む所定の検出領域内で各走査線ととに水平方向の輝度分 布の極大点または極小点の位置を表す極大極小パターン を発生する極大極小パターン発生手段と、検出領域内で 各走査線でとに水平方向の輝度分布の極大点または極小 点の位置を表す複数の第2の参照パターンを発生する第 2の参照バターン発生手段と、極大極小バターン発生手 段により発生された極大極小バターンを第2の参照バタ ーン発生手段により発生された複数の第2の参照パター ンの各々と比較し、比較結果に基づいて補間すべき画素 に関する画像の角度を検出する第2の比較手段とを備え たものである。

22

[0077] 本発明に係る走査線補間装置においては、 画像角度検出装置より入力された映像信号に基づいて補 間すべき画素に関する画像の角度が正確に検出され、画 像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間処 理に用いる画素が選択され、補間回路により選択された 画素を用いて補間すべき画素の値を算出することにより 補間走査線が生成される。

【0078】 (第30の発明) 本発明に係る走査線補間 装置は、入力された映像信号に基づいて補間すべき画素 に関する画像の角度を検出する画像角度検出装置と、画 像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間処 理に用いる画素を選択し、選択された画素を用いて補間 すべき画素の値を算出することにより補間走査線を生成 する補間回路とを備え、画像角度検出装置は、入力され 30 た映像信号を複数の走査線および補間すべき画素を含む 所定の検出領域内で2値化して2値化パターンを発生す る2値化パターン発生手段と、特定された方向をそれぞ れ有する複数の2値画像を複数の確定角度パターンとし て発生する確定角度パターン発生手段と、2値化パター ン発生手段により発生された2値化パターンを確定角度 バターン発生手段により発生された複数の確定角度バタ ーンの各々と比較し、比較結果に基づいて補間すべき画 素に関する画像の角度を1次確定角度として検出する1 次確定角度検出手段と、複数の任意の方向をそれぞれ有 する複数の2値画像を複数の候補バターンとして発生す る候補パターン発生手段と、2値化パターン発生手段に より発生された2値化パターンを候補パターン発生手段 により発生された複数の候補パターンの各々と比較し、 比較結果に基づいて補間すべき画索が画像の角度を確定 可能な候補画素であるか否かを検出する候補検出手段 と、1次確定角度検出手段により1次確定角度が検出さ れた場合に、補間すべき画素に関する画像の角度として 1次確定角度検出手段により検出された1次確定角度を 出力し、候補検出手段により補間すべき画素が候補画素 り発生された2値化パターンを第1の参照パターン発生 50 であることが検出された場合に、補間すべき画素に隣接

する所定範囲において1次確定角度を有する他の画素を 探索し、所定範囲内に1次確定角度を有する他の画素が 存在する場合に、補間すべき画素に関する画像の角度と して他の画素に関する1次確定角度を出力する2次確定 角度検出手段とを備えたものである。

【0079】本発明に係る走査線補間装置においては、 画像角度検出装置により入力された映像信号に基づいて 補間すべき画素に関する画像の角度が正確に検出され、 画像角度検出装置により検出された角度に基づいて補間 補間すべき画素の値を算出することにより補間回路によ り補間走査線が生成される。

[0080]

【発明の実施の形態】(1)第1の実施の形態 図1は本発明の第1の実施の形態における画像角度検出 装置の構成を示すブロック図である。

【0081】図1の画像角度検出装置10aは、ライン メモリ1a, 1b, 1c、2値化部2、第1のパターン マッチング角度検出部3、孤立検出点除去部4、検出ウ ィンドウ内映像信号処理部5、リファレンスパターン発 20 生部6a、上ライン極大極小検出部7a、下ライン極大 極小検出部8aおよびA/D(アナログ・デジタル)コ ンバータ12を含む。

【0082】A/Dコンパータ12は、アナログの映像 信号AVをアナログデジタル変換し、デジタル映像信号 VD1を出力する。A/Dコンバータ12より出力され る映像信号VD1は、ラインメモリ1a、2値化部2、 検出ウィンドウ内映像信号処理部5および下ライン極大 極小検出部8aに入力される。ラインメモリ1aは、A ライン(1走査線)分遅延させて出力する。ラインメモ リlaから出力される映像信号VD2は、2値化部2、 検出ウィンドウ内映像信号処理部5および上ライン極大 極小検出部7aに与えられる。

【0083】本例では、映像信号VD1, VD2は25 6階調の輝度を有するものとする。すなわち、映像信号 VD1, VD2の輝度の最小値は"0"であり、最大値 は"255"である。

【0084】2値化部2は、A/Dコンバータ12より 出力される映像信号VD2を、後述する検出ウィンドウ 内映像信号処理部5から与えられる平均輝度値LUをし きい値として2値化し、"1" および"0" からなる2 値化パターンB 1を出力する。2値化パターンB I は、 検出ウィンドウのサイズを有する。

【0085】ととで、検出ウィンドウは、例えば、映像 信号VD1の7画素および映像信号VD2の7画素を含 む7×2画素の矩形領域、映像信号VD1の15画素お よび映像信号VD2の15画素を含む15×2画素の矩 形領域等である。なお、以下の説明では、検出ウィンド 50 【0092】第1のパターンマッチング角度検出部3

ウのサイズを7×2画素とする。この場合、2値化パタ ーンBIのサイズは7×2画案となる。

【0086】検出ウィンドウ内映像信号処理部5は、入 力される映像信号VD1およびラインメモリ1aから出 力される映像信号VD2に検出ウィンドウを設定し、検 出ウィンドウ内の映像信号VD1, VD2の輝度の平均 値を算出し、2値化部2に平均輝度値しUを2値化のた めのしきい値として与える。

【0087】なお、本実施の形態においては、検出ウィ 処理に用いる画素が選択され、選択された画素を用いて 10 ンドウ内の全画素の輝度の平均値を2値化のためのしき い値として用いることとしたが、これに限定されず、検 出ウィンドウ内の画素の値の最大値と最小値との平均値 を2値化のためのしきい値として用いてもよく、輝度を 大きさ順に並べたときの中央値を2値化のためのしきい 値として用いてもよく、輝度を大きさ順に並べた際の中 央値に値が近い複数画素の平均値などを2値化のための しきい値として用いてもよい。

> [0088]また、検出ウィンドウ内映像信号処理部5 は、検出ウィンドウ内の映像信号 VD1, VD2の水平 方向の輝度分布が単調増加または単調減少しているか否 かを判定し、単調増加および単調減少していない場合に は、2値化部2にしきい値として最小値"0"または最 大値"255"を与えてもよい。それにより、2値化部 2は、すべて"1"または"0"からなる2値化パター ンB I を出力する。との場合、映像信号 V D 1, V D 2 の隣接する2つの画素間の差分値を順次算出し、差分値 の正負の符号が同じであれば、単調増加または単調減少 していると判定することができる。

【0089】さらに、検出ウィンドウ内映像信号処理部 /Dコンバータ12より出力される映像信号VD1を1 30 5は、検出ウィンドウ内の映像信号VD1,VD2の輝 度の最大値と最小値との差をコントラストとして算出 し、算出されたコントラストが所定値よりも低い場合に は、2値化部2にしきい値として最小値"0"または最 大値"255"を与える。それにより、2値化部2は、 すべて"1"または"0"からなる2値化パターンBI を出力する。

【0090】上ライン極大極小検出部7aは、ラインメ モリlaから出力される映像信号VD2の水平方向の輝 度分布に極大点または極小点が存在するか否かを判定 出力される映像信号VD1 およびラインメモリ1 aから 40 し、判定結果を第1のパターンマッチング角度検出部3 に与える。下ライン極大極小検出部8 a は、入力される 映像信号VD1の水平方向の輝度分布に極大点または極 小点が存在するか否かを判定し、判定結果を第1のパタ ーンマッチング角度検出部3に与える。

【0091】リファレンスパターン発生部6aは、

"1"および"0"からなる複数のリファレンスパター ンRAを発生し、第1のパターンマッチング角度検出部 3に与える。各リファレンスパターンRAのサイズは検 出ウィンドウのサイズに等しい。

は、2値化部2から与えられる2値化パターンBIをリファレンスパターン発生部6aから与えられる複数のリファレンスパターンRAの各々と比較し、一致したリファレンスパターンRAの角度および識別信号を角度情報PAとして出力する。この角度および識別信号については後述する。以下、2値化パターンBIと各リファレンスパターンRAとの比較動作を第1のパターンマッチンスパターンRAとの比較動作を第1のパターンマッチン

【0093】上記のように、検出ウィンドウ内の映像信号VD1 および映像信号VD2の輝度分布が共に単調増 10 加および単調減少していない場合には、2値化部2からすべて"1"または"0"からなる2値化パターンBIが出力されてもよい。この場合、第1のパターンマッチング角度検出部3からは角度情報PAが出力されない。【0094】また、細い斜め線の画像の場合には、検出ウィンドウ内の画素の値に極大値又は極小値が現れる。したがって、細い斜め線の画像を考慮しない場合には、単調増加または単調減少の判定を行い、細い斜め線の画像を考慮する場合には、単調増加または単調減少の判定を行わない。 20

【0095】また、検出ウィンドウ内の映像信号VD1, VD2のコントラストが所定値よりも低い場合には、2値化部2からすべて"1"または"0"の2値化パターンBIが出力されるので、第1のパターンマッチング角度検出部3からは角度情報PAが出力されない。【0096】映像信号VD1, VD2のコントラストが低い場合には、斜め方向の画素を用いた補間処理の効果は低い。斜め方向の画素を用いた補間処理では、正確な角度が検出されていないとノイズを発生してしまう場合があるので、効果が低い場合には、斜め方向の画素を用いた補間処理が行われないように角度情報PAを出力しない。

【0097】さらに、上ライン極大極小検出部7aまたは下ライン極大極小検出部8aにより検出ウィンドウ内の映像信号VD1または映像信号VD2の輝度分布に極大点または極小点が存在することが検出された場合には、第1のパターンマッチング角度検出部3は第1のパターンマッチングを行わない。したがって、角度情報PAが出力されないようにしてもよい。

【0098】孤立検出点除去部4は、対象となる補間画 40 素を含む走査線(以下、補間走査線と呼ぶ)に対して1 つ上の補間走査線の角度情報PAおよび1つ下の補間走査線の角度情報PAが一致しているか否かを判定し、一致している場合には、第1のパターンマッチング角度検出部3から出力される角度情報PAを角度信号ANとして出力し、一致していない場合には、第1のパターンマッチング角度検出部3から出力される角度情報PAを出力しない。

【0099】本実施の形態では、2値化部2が2値化パ は、左上が暗い部分となり、右下が明るい部分となってターン発生手段に相当し、リファレンスパターン発生部 50 いる。図5(a),(b),(c),(d),(e)は

6 a が参照パターン発生手段に相当し、第1のパターンマッチング角度検出部3が比較手段に相当する。また、検出ウィンドウ内映像信号処理部5が平均輝度算出手段、第1の判定手段およびコントラスト検出手段に相当し、2値化部2が2値化手段に相当し、上ライン極大極小検出部7 a および下ライン極大極小検出部8 a が第2の判定手段を構成する。さらに、孤立検出点除去部4が連続性検出手段に相当する。

【0100】図2は図1の2値化部2から出力される2値化パターンBIの一例を示す模式図である。

【0101】図2において、INは補間画素を示し、I Lは補間走査線を示す。また、ALは補間走査線ILの 上の走査線を示し、BLは補間走査線ILの下の走査線 を示す。

【0102】図2の例では、輝度の低い部分(暗い部分)が"0"で示され、輝度の高い部分(明るい部分)が"1"で示されている。2値化パターンBIにおいては、画像のエッジの角度が45°となっている。ここでは、水平方向の角度を0とし、右上の斜め方向の角度を20 正としている。

【0103】図3は画像の斜めエッジの角度と補間処理に用いる画素との関係を説明するための模式図である。【0104】図3(a),(b),(c),(d),(e)はそれぞれ画像のエッジの角度が45°、34°、27°、22° および18° の場合を示し、図3(f),(g),(h),(i),(j)は画像のエッジの角度が-45°、-34°、-27°、-22° および-18° の場合を示す。とこでも、水平方向の角度を0とし、右上の斜め方向の角度を正とし、左上の斜め方向の角度を負としている。

【0105】図3において、網掛けが施されている画素は、補間画素INの値の算出に用いる上下の走査線AL、BLの画素である。例えば、図3(a)に示すように、画像のエッジの角度が45°の場合には、斜め上方45°の方向にある1つの画素を用いて補間画素INの値を算出する。図3(b)に示すように、画像のエッジの角度が34°の場合には、斜め上方34°の方向にある2つの画素および斜め下方34°の方向にある2つの画素および斜め下方34°の方向にある2つの画素および斜め下方34°の方向にある2つの画素を用いて補間画素INの値を算出する。

【0106】図4、図5、図6および図7は図1のリファレンスパターン発生部6aにより発生されるリファレンスパターンの例を示す模式図である。網掛けが施されている画素は、太線で示される補間画素の値の算出に用いる上下の走査線の画素である。

[0107]図4(a), (b), (c), (d), (e)はそれぞれ45°、34°、27°、22° および18°のリファレンスパターンを示す。図4の例では、左上が暗い部分となり、右下が明るい部分となっている。図5(a) (c) (d) (e)は

それぞれ45°、34°、27°、22°および18°。 のリファレンスパターンを示す。図5の例では、左上が 明るい部分となり、右下が暗い部分となっている。

[0108]図6(a), (b), (c), (d),

(e) はそれぞれ-45°、-34°、-27°、-2 2° および-18° のリファレンスパターンを示す。図 6の例では、右上が暗い部分となり、左下が明るい部分 となっている。図7 (a), (b), (c), (d), (e) はそれぞれ-45°、-34°、-27°、-2 2 および-18 のリファレンスパターンを示す。図 10 7の例では、右上が明るい部分となり、左下が暗い部分 となっている。

【0109】図4~図7に示すリファレンスパターン は、第1のパターンマッチング角度検出部3において、 2値化部2から出力される2値化パターンBIと比較さ れる。その場合、第1のパターンマッチング角度検出部 3は、2値化パターンBI に応じて図4~図7に示すい ずれか一つのリファレンスパターンを識別する識別信号 および角度を決定する。との識別信号は、角度が正か負 か、左上が明るい部分か否か、左下が明るい部分か否 か、右上が明るい部分か否か、および右下が明るい部分 か否かを示す。

【0110】また、図4~図7に示すように、二次元の 輝度分布によるリファレンスパターンにおいては、補間 画素を中心とした点対称の位置の画素間を結ぶ直線の角 度だけでなく、それらの角度の間の角度も設定すること ができる。例えば、45°、27°および18°の間の 角度である34° および22° を設定することができ る。

【0111】例えば、図2の2値化パターンBIは図5 (a) の4つのリファレンスパターンのうちの1つのリ ファレンスパターンと一致する。この場合、図1の第1 のパターンマッチング角度検出部3は、図5(a)のリ ファレンスパターンを識別する識別信号および45°を 示す角度を角度情報PAとして出力する。

【0112】図8は図1の孤立検出点除去部4の処理を 説明するための模式図である。図8(a), (b)にお いて、IN1、IN2およびIN3は補間画素、IL 1、IL2およびIL3は補間走査線、ALおよびBL は走査線である。

【0113】ととで、補間走査線IL2の補間画素IN 2を処理の対象とする。図8(a)に示すように、第1 のパターンマッチング角度検出部3により補間画索IN 2に対する角度45° および図5(a)のリファレンス パターンを識別する識別信号を含む角度情報PAが出力 された場合、孤立検出点除去部4は、上下の補間走査線 IL1, IL3において補間画素 IN2対して角度情報 PAにより決定される方向にある補間画素 IN1, IN 3に対する角度情報が共に角度情報 PAと一致するか否 かを判定する。補間画素IN1,IN3に対する角度情 50 第1のパターンマッチング角度検出部3より出力される

報が共に角度情報PAと一致する場合には、孤立検出点 除去部4は、画像の斜めエッジの角度が連続していると みなし、第1のパターンマッチング角度検出部3から出 力される角度情報PAを角度信号ANとして出力する。 補間画素 IN1, IN3に対する角度情報のうち少なく とも一方が角度情報PAと一致しない場合には、孤立検 出点除去部4は、画像の斜めエッジの角度が連続しない とみなし、第1のパターンマッチング角度検出部3から 出力される角度情報PAを出力しない。

【0114】なお、補間画素 IN1, IN3 に対する角 度情報のうち少なくとも一方が角度情報PAと一致する 場合に第1のパターンマッチング角度検出部3から出力 される角度情報PAを角度信号ANとして出力し、補間 画素IN1.IN3に対する角度情報が共に角度情報P Aと一致しない場合に第1のパターンマッチング角度検 出部3から出力される角度情報PAを角度信号ANとし て出力しないように孤立検出点除去部4を構成してもよ

【0115】また、図8(a) に点線の矢印で示すよう 20 に、補間画素 IN1またはその両側の補間画素 IN1 a. IN1bのうち少なくとも1つに対する角度情報が 角度情報PAと一致する場合および補間画素IN3また はその両側の補間画素IN3a、IN3bのうち少なく とも1つに対する角度情報が角度情報PAと一致する場 合に、第1のパターンマッチング角度検出部3より出力 される角度情報PAを角度信号ANとして出力するよう に孤立検出点除去部4を構成してもよい。また、補間画 素 IN1またはその両側の補間画素 IN1a, IN1b のうち少なくとも1つに対する角度情報が角度情報PA 30 と一致する場合に第1のパターンマッチング角度検出部 3より出力される角度情報PAを角度信号ANとして出 力するように孤立検出点除去部4を構成してもよく、ま たは補間画素IN3またはその両側の補間画素IN3 a、IN3bのうち少なくとも1つに対する角度情報が 角度情報 PAと一致する場合に、第1のパターンマッチ ング角度検出部3より出力される角度情報PAを角度信 号ANとして出力するように孤立検出点除去部4を構成

【0116】さらに、図8(b)に示すように、補間画 40 素 I N 1 の両側の複数の補間画素 I N 1 a ~ I N 1 f の うち少なくとも1つに対する角度情報が角度情報PAと 一致する場合および補間画素 [N3の両側の複数の補間 画素IN3a~IN3fのうち少なくとも1つに対する 角度情報が角度情報 PAと一致する場合に、第1のパタ ーンマッチング角度検出部3より出力される角度情報P Aを角度信号ANとして出力するように孤立検出点除去 部4を構成してもよい。また、補間画素 I N 1 の両側の 複数の補間画素 INla~INlfのうち少なくとも1 つに対する角度情報が角度情報PAと一致する場合に、

角度情報PAを角度信号ANとして出力するように孤立 検出点除去部4を構成してもよく、または補間画素IN 3の両側の複数の補間画素 IN3a~IN3fのうち少 なくとも1つに対する角度情報が角度情報PAと一致す る場合に、第1のパターンマッチング角度検出部3より 出力される角度情報PAを角度信号ANとして出力する ように孤立検出点除去部4を構成してもよい。

【0117】さらに、上下の走査線で補間画素に対する 角度が一致する場合のみ、第1のパターンマッチング角 度検出部3より出力される角度情報PAを角度信号AN 10 として出力するように孤立検出点除去部4を構成すると ととして説明を行ったが、これに限定されず、注目する 補間画素に対する角度と上下の走査線の補間画素に対す る角度との差が所定の範囲内にある場合に第1のバター ンマッチング角度検出部3より出力される角度情報PA を角度信号ANとして出力するように孤立検出点除去部 4を構成してもよい。例えば、注目する補間画素に対す る角度情報が角度27°を示す場合には、上下の走査線 の補間画素に対する角度情報が角度18°~45°の範 マッチング角度検出部3より出力される角度情報PAを 角度信号ANとして出力するように孤立検出点除去部4 を構成してもよい。また、注目する補間画素に対する角 度情報が角度34°を示す場合には、上下の走査線の補 間画素に対する角度情報が角度22°~45°の範囲内 および同一の識別信号を示す場合に第1のパターンマッ チング角度検出部3より出力される角度情報PAを角度 信号ANとして出力するように孤立検出点除去部4を構 成してもよい。さらに、注目する補間画素に対する角度 に応じて上記の所定の範囲が異なってもよい。

【0118】本実施の形態の画像角度検出装置10aに おいては、検出ウィンドウ内の映像信号 VD1, VD2 の輝度分布を2値化パターンBIに変換し、2値化パタ ーンBIと予め設定された複数のリファレンスパターン RAとのパターンマッチングを行うことにより、少ない 回路規模で画像の斜めエッジの角度を検出することがで きる。

【0119】との場合、検出ウィンドウ内の平均輝度値 を2値化のしきい値として用いているので、外部から2 値化のしきい値を設定することなく、画像の輝度レベル 40 に関係なく必ず"0"および"1"の両方を含む2値化 パターンBIを作成することができる。

【0120】また、二次元の輝度分布によるパターンマ ッチングを行っているので、2画素間の差分値を用いる 場合と比較して誤検出が抑制され、斜め方向のエッジを 有する画像の斜めエッジの角度を正確に検出することが できる。

【0121】さらに、二次元の輝度分布によるリファレ ンスパターンRAを用いることにより、検出する角度が 補間画素を中心として点対称の位置にある画素を結ぶ直 50 ーンBIのサイズは7×2画素となる。

線の角度に限定されず、それらの角度の間の角度を検出 するとともできる。したがって、少ない容量のラインメ モリlaを用いてより細かい間隔で角度を検出すること ができる。

【0122】また、検出された画像の斜めエッジの角度 に連続性がない場合には、孤立検出点除去部4により角 度情報PAが除去されるので、ノイズによる誤検出を防 止するととができる。

【0123】(2)第2の実施の形態

図9は本発明の第2の実施の形態における画像角度検出 装置の構成を示すブロック図である。

【0124】本発明の第2の実施の形態における画像角 度検出装置の構成が、第1の実施の形態における画像角 度検出装置の構成と異なるのは以下の点である。

【0125】図9の画像角度検出装置10bは、ライン メモリla~lg, lm, ln、2値化部2、第1のパ ターンマッチング角度検出部3、孤立検出点除去部4、 検出ウィンドウ内映像信号処理部5、リファレンスパタ ーン発生部6a、上ライン極大極小検出部7a、下ライ 囲内および同一の識別信号を示す場合に第 1 のパターン 20 ン極大極小検出部 8 a および A / D (アナログ・デジタ ル) コンバータ12を含む。

> 【0126】A/Dコンパータ12は、アナログの映像 信号AVをアナログデジタル変換し、デジタル映像信号 VD1を出力する。A/Dコンバータ12より出力され る映像信号VD1は、ラインメモリ1a、2値化部2、 検出ウィンドウ内映像信号処理部5および下ライン極大 極小検出部8aに入力される。ラインメモリ1aは、A ✓Dコンバータ12より出力される映像信号VD1を1 ライン(1走査線)分遅延させて出力する。ラインメモ 30 リ1aから出力される映像信号VD2は、2値化部2、 検出ウィンドウ内映像信号処理部5 および上ライン極大 極小検出部7 a に与えられる。

【0127】本例では、映像信号VD1, VD2は25 6階調の輝度を有するものとする。すなわち、映像信号 VD1,VD2の輝度の最小値は"0"であり、最大値 は"255"である。

【0128】2値化部2は、A/Dコンバータ12より 出力される映像信号VD1 およびラインメモリ1 aから 出力される映像信号VD2を、後述する検出ウィンドウ 内映像信号処理部5から与えられる平均輝度値LUをし きい値として2値化し、"1" および"0" からなる2 値化パターンBIを出力する。2値化パターンBIは、 検出ウィンドウのサイズを有する。

【0129】ととで、検出ウィンドウは、例えば、映像 信号VD1の7画素および映像信号VD2の7画素を含 む7×2画素の矩形領域、映像信号VD1の15画素お よび映像信号VD2の15画素を含む15×2画素の矩 形領域等である。なお、以下の説明では、検出ウィンド ウのサイズを7×2画素とする。この場合、2値化パタ

【0130】検出ウィンドウ内映像信号処理部5は、入 力される映像信号VD1およびラインメモリ1aから出 力される映像信号VD2に検出ウィンドウを設定し、検 出ウィンドウ内の映像信号VD1, VD2の輝度の平均 値を算出し、2値化部2、孤立検出点除去部4およびラ インメモリ1 d に平均輝度値L Uを2値化のためのしき い値として与える。

【0131】また、検出ウィンドウ内映像信号処理部5 は、検出ウィンドウ内の映像信号 VD1, VD2の最大 値および最小値を算出し、孤立検出点除去部4およびラ 10 る。 インメモリ1fに最大値を与え、孤立検出点除去部4お よびラインメモリ1mに最小値を与える。

【0132】なお、本実施の形態においても、検出ウィ ンドウ内の全画素の輝度の平均値を2値化のためのしき い値として用いることとしたが、これに限定されず、検 出ウィンドウ内の画素の値の最大値と最小値との平均値 を2値化のためのしきい値として用いてもよく、輝度を 大きさ順に並べたときの中央値を2値化のためのしきい 値として用いてもよく、輝度を大きさ順に並べた際の中 央値に値が近い複数画素の平均値などを2値化のための 20 しきい値として用いてもよい。

【0133】ラインメモリ1dは、検出ウィンドウ内映 像信号処理部5より出力されるしきい値を1ライン(1 **走査線)分遅延させてラインメモリ1 e および孤立検出** 点除去部4に出力する。ラインメモリ1 eは、ラインメ モリ1 d より出力されるしきい値をさらに1ライン(1 走査線)分遅延させて孤立検出点除去部4に出力する。

【0134】ラインメモリ1fは、検出ウィンドウ内映 像信号処理部5より出力される最大値を1ライン(1走 査線)分遅延させてラインメモリ1gおよび孤立検出点 30 除去部4に出力する。ラインメモリ1gは、ラインメモ リ1 f より出力される最大値をさらに1ライン(1走査 線)分遅延させて孤立検出点除去部4に出力する。

【0135】ラインメモリ1mは、検出ウィンドウ内映 像信号処理部5より出力される最小値を1ライン(1走 査線) 分遅延させてラインメモリ 1 n および孤立検出点 除去部4に出力する。ラインメモリ1nは、ラインメモ リ1mより出力される最小値をさらに1ライン(1走査 線)分遅延させて孤立検出点除去部4に出力する。

より与えられる対象となる補間画素を含む走査線(以 下、補間走査線と呼ぶ) に対して、第1のパターンマッ チング角度検出部3より与えられる1つ上の補間走査線 の角度情報PA、およびラインメモリ1cより与えられ る1つ下の補間走査線の角度情報PAが一致しているか 否かを判定する。

【0137】また、孤立検出点除去部4は、ラインメモ リ1dより与えられる対象となる補間画素を含む走査線 (以下、補間走査線と呼ぶ)に対して、検出ウィンドウ のしきい値、およびラインメモリ1eより与えられる1 つ下の補間走査線のしきい値が一致しているか否かを判

32

【0138】また、孤立検出点除去部4は、ラインメモ リlfより与えられる対象となる補間画素を含む走査線 (以下、補間走査線と呼ぶ) に対して、検出ウィンドウ 内映像信号処理部5より与えられる1つ上の補間走査線 の最大値およびラインメモリ1gより与えられる1つ下 の補間走査線の最大値が一致しているか否かを判定す

【0139】また、孤立検出点除去部4は、ラインメモ リlmより与えられる対象となる補間画素を含む走査線 (以下、補間走査線と呼ぶ) に対して、検出ウィンドウ 内映像信号処理部5より与えられる1つ上の補間走査線 の最小値およびラインメモリ1 n より与えられる1つ下 の補間走査線の最小値が一致しているか否かを判定す る。

【0140】角度情報の判定結果、しきい値の判定結 果、最大値の判定結果および最小値の判定結果に基づい て、対象となる補間画素の連続性を判定する。

【0141】図10は補間画素の連続性を説明するため の説明図である。図10において、補間画素IN1に対 する検出ウィンドウをAで示し、補間画素IN2に対す る検出ウィンドウをBで示し、補間画素IN3に対する 検出ウィンドウをCで示す。検出ウィンドウAを用いて 補間画素IN1の角度情報が算出され、検出ウィンドウ Bを用いて補間画素 IN2の角度情報が算出され、検出 ウィンドウCを用いて補間画素IN3の角度情報が算出 される。

【0142】また、検出ウィンドウA内の画素の値を用 いて2値化のためのしきい値が算出され、検出ウィンド ウB内の画素の値を用いて2値化のためのしきい値が算 出され、検出ウィンドウC内の画素の値を用いて2値化 のためのしきい値が算出される。

【0143】また、検出ウィンドウA内の画素の値の最 大値が算出され、検出ウィンドウB内の画素の値の最大 値が算出され、検出ウィンドウC内の画素の値の最大値 が算出される。

【0144】さらに、検出ウィンドウA内の画素の値の 【0136】孤立検出点除去部4は、ラインメモリ1b 40 最小値が算出され、検出ウィンドウB内の画素の値の最 小値が算出され、検出ウィンドウC内の画素の値の最小 値が算出される。

【0145】例えば、図10に示すように、破線の矢印 方向に連続した斜めのエッジを有する画像の場合、補間 画素IN1~IN3に対する角度情報は、ほぼ近似した 値となり、検出ウィンドウA~C内の最大値は、ほぼ近 似した値となり、検出ウィンドウA~C内の最小値は、 ほぼ近似した値となる。例えば、画像が256階調で表 わされる場合、±10階調、±20階調または±30階 内映像信号処理部5より与えられる1つ上の補間走査線 50 調等の範囲を近似範囲として設定してもよい。

34

【0146】したがって、孤立検出点除去部4は、補間 画素 IN1~IN3に対する角度情報の差が近似範囲内 にあり、検出ウィンドウA~Cに対する2値化のための しきい値の差が近似範囲内にあり、検出ウィンドウA~Cに対する画素の値の最大値の差が近似範囲内にあり、かつ検出ウィンドウA~Cに対する画素の値の最小値の差が近似範囲内にある場合に、第1のパターンマッチング角度検出部3から出力される角度情報PAを角度信号 ANとして出力する。

【0147】一方、補間画素 I N 1 ~ I N 3 に対する角 10 度情報の差、検出ウィンドウA ~ C に対する2 値化のためのしきい値の差、検出ウィンドウA ~ C に対する画素の値の最大値の差、検出ウィンドウA ~ C に対する画素の値の最小値の差の少なくともいずれかが近似範囲内にない場合、第1のバターンマッチング角度検出部3から出力される角度情報 P A を出力しない。

【0148】なお、本実施の形態においては、補間画素 IN1~IN3に対する角度情報の差が近似範囲内にあ り、検出ウィンドウA~Cに対する2値化のためのしき い値の差が近似範囲内にあり、検出ウィンドウA~Cに 20 対する画素の値の最大値の差が近似範囲内にあり、かつ 検出ウィンドウA~Cに対する画素の値の最小値の差が 近似範囲内にある場合に、第1のパターンマッチング角 度検出部3から出力される角度情報PAを角度信号AN として出力することとしたが、これに限定されず、補間 画素IN1~IN3に対する角度情報の差が近似範囲内 にあり、かつ検出ウィンドウA~Cに対する2値化のた めのしきい値の差、検出ウィンドウA~Cに対する画素 の値の最大値の差、検出ウィンドウA~Cに対する画素 の値の最小値の差の少なくとも1つが近似範囲にある場 30 合に、第1のパターンマッチング角度検出部3から出力 される角度情報PAを角度信号ANとして出力するよう **にしてもよい。**

【0149】本実施の形態では、2値化部2が2値化バターン発生手段に相当し、リファレンスバターン発生部6aが参照パターン発生手段に相当し、第1のパターンマッチング角度検出部3が比較手段に相当する。また、検出ウィンドウ内映像信号処理部5が平均輝度算出手段、第1の判定手段およびコントラスト検出手段に相当し、2値化部2が2値化手段に相当し、上ライン極大極40小検出部7aおよび下ライン極大極小検出部8aが第2の判定手段を構成する。さらに、孤立検出点除去部4が連続性検出手段に相当する。

【0150】本実施の形態の画像角度検出装置10bにおいては、検出ウィンドウ内の映像信号VD1, VD2の輝度分布を2値化パターンBIに変換し、2値化パターンBIと予め設定された複数のリファレンスパターンRAとのパターンマッチングを行うことにより、少ない回路規模で画像の斜めエッジの角度を検出することができる。

【0151】この場合、第1のパターンマッチング角度 検出部3から出力される角度情報PA、検出ウィンドウ に対する2値化のためのしきい値、検出ウィンドウに対する画素の値の最大値、または検出ウィンドウに対する画素の値の最小値により補間画素に連続性があるか否かが判定され、補間画素に連続性がないと判定された場合に孤立検出点除去部4により角度情報PAが除去されるので、ノイズによる誤検出を確実に防止することができる。さらに、検出ウィンドウ内の平均輝度値を2値化のしきい値を設定することなく、画像の輝度レベルに関係なく必ず"0"および"1"の両方を含む2値化パターンB Lを作成することができる。

【0152】また、二次元の輝度分布によるパターンマッチングを行っているので、2画素間の差分値を用いる場合と比較して誤検出が抑制され、斜め方向のエッジを有する画像の斜めエッジの角度を正確に検出することができる。

【0153】さらに、二次元の輝度分布によるリファレンスパターンRAを用いることにより、検出する角度が補間画素を中心として点対称の位置にある画素を結ぶ直線の角度に限定されず、それらの角度の間の角度を検出することもできる。したがって、少ない容量のラインメモリ1aを用いてより細かい間隔で角度を検出することができる。

【0154】また、検出された画像の斜めエッジの角度 に連続性がない場合には、孤立検出点除去部4により角 度情報PAが除去されるので、ノイズによる誤検出を防 止することができる。

0 【0155】(3)第3の実施の形態

図11は本発明の第3の実施の形態における画像角度検 出装置の構成を示すブロック図である。

【0156】図11の画像角度検出装置10cは、ラインメモリ1a,1h,1k、上ライン極大極小検出部7、下ライン極大極小検出部8、リファレンスパターン発生部6b、第2のパターンマッチング角度検出部9、孤立検出点除去部4、検出ウィンドウ内映像信号処理部5aおよびA/D(アナログ・デジタル)コンバータ12を含む。

- 0 【0157】A/Dコンパータ12は、アナログの映像信号AVをアナログデジタル変換し、デジタル映像信号VD1を出力する。A/Dコンパータ12より出力される映像信号VD1は、ラインメモリ1aおよび下ライン極大極小検出部8に入力される。ラインメモリ1aは、A/Dコンパータ12より出力される映像信号VD1を1ライン(1走査線)分遅延させて出力する。ラインメモリ1aから出力される映像信号VD2は、上ライン極大極小検出部7および検出ウィンドウ内映像信号処理部5aに与えられる。
- 50 【0158】上ライン極大極小検出部7は、ラインメモ

リlaから出力される映像信号VD2において水平方向 の輝度分布の極大点および極小点を検出し、極大点およ び極小点の位置を示す極大極小パターンP1を第2のパ ターンマッチング角度検出部9に与える。下ライン極大 極小検出部8は、A/Dコンバータ12より出力される 映像信号VD1 において水平方向の輝度分布の極大点お よび極小点を検出し、極大点および極小点の位置を示す 極大極小バターンP2を第2のパターンマッチング角度 検出部9に与える。極大極小バターンP1および極大極 小パターンP2は、それぞれ検出ウィンドウの1走査線 10 分のサイズを有する。

【0159】ととで、検出ウィンドウは、例えば、映像 信号VD1の7画素および映像信号VD2の7画素を含 む7×2画素の矩形領域、映像信号VD1の15画素お よび映像信号VD2の15画素を含む15×2画素の矩 形領域等である。なお、以下の説明では、検出ウィンド ウのサイズを7×2画素とする。この場合、極大極小バ ターンP1および極大極小パターンP2のサイズはそれ ぞれ7画素である。

【0160】リファレンスパターン発生部6bは、検出 20 ウィンドウ内の極大点および極小点の位置を示す複数の リファレンスパターンRBを発生し、第2のパターンマ ッチング角度検出部9に与える。各リファレンスパター ンRBのサイズは検出ウィンドウのサイズに等しい。

【0161】第2のパターンマッチング角度検出部9 は、上ライン極大極小検出部7から出力される極大極小 パターンP1および下ライン極大極小検出部8から出力 される極大極小パターンP2をリファレンスパターン発 生部6 b から与えられる複数のリファレンスパターンR Bの各々と比較し、一致したリファレンスパターンRB 30 の角度を示す角度情報PBを出力する。

【0162】以下、極大極小パターンP1, P2と各リ ファレンスパターンRBとの比較動作を第2のパターン マッチングと呼ぶ。

【0163】検出ウィンドウ内映像信号処理部5aは、 検出ウィンドウ内の映像信号 VD1, VD2の輝度分布 の最大値と最小値との差をコントラストとして算出す る。検出ウィンドウ内の映像信号VD1、VD2のコン トラストが所定値よりも低い場合には、検出ウィンドウ 内映像信号処理部5aは第2のパターンマッチング角度 40 とし、右上の斜め方向の角度を正としている。 検出部9が第2のパターンマッチングを行わないように 制御する。したがって、角度情報PBが出力されない。 【0164】映像信号VD1, VD2のコントラストが 低い場合には、斜め方向の画素を用いた補間処理の効果 は低い。斜め方向の画素を用いた補間処理はノイズを伴 うので、効果が低い場合には、斜め方向の画素を用いた 補間処理が行われないように角度情報PBを出力しな

【0165】ラインメモリ1hは、第2のパターンマッ

イン(1走査線)分遅延させてラインメモリ1kおよび 孤立検出点除去部4に出力する。ラインメモリ1kは、 ラインメモリ1hより出力される角度情報PBをさらに 1ライン(1走査線)分遅延させて孤立検出点除去部4 に出力する。孤立検出点除去部4は、ラインメモリ1h より与えられる対象となる補間画素を含む走査線(以 下、補間走査線と呼ぶ) に対して、第2のパターンマッ チング角度検出部9より与えられる1つ上の補間走査線 の角度情報PB、およびラインメモリ1kより与えられ る1つ下の補間走査線の角度情報PBが一致しているか 否かを判定し、一致している場合には、第2のパターン

マッチング角度検出部9から出力される角度情報PBを 角度信号ANとして出力し、一致していない場合には、

第2のパターンマッチング角度検出部9から出力される

角度情報PBを出力しない。

【0166】本実施の形態では、上ライン極大極小検出 部7および下ライン極大極小検出部8が極大極小バター ン発生手段を構成し、リファレンスパターン発生部6 b が参照パターン発生手段に相当し、第2のパターンマッ チング角度検出部9が比較手段に相当する。また、検出 ウィンドウ内映像信号処理部5 a がコントラスト検出手 段に相当し、孤立検出点除去部4が連続性検出手段に相

【0167】図12は図11の上ライン極大極小検出部 7および下ライン極大極小検出部8から出力される極大 極小パターンP1、P2の一例を示す模式図である。 【0168】図12において、INは補間画素を示し、 I Lは補間走査線を示す。また、A Lは補間走査線 I L の上の走査線を示し、BLは補間走査線ILの下の走査 線を示す。

【0169】図12の例では、水平方向の輝度分布にお いて極大点を有する画素の位置が「大」で示され、水平 方向の輝度分布において極小点を有する画素の位置が 「小」で示されている。なお、実際には、極大点を有す る画素の位置および極小点を有する画素の位置は所定の 数値で示される。極大極小パターンP1、P2において は、走査線ALおよび走査線BLの輝度分布において極 大点同士を結ぶ直線および極小点同士を結ぶ直線の角度 が45°となっている。ここでは、水平方向の角度を0

【0170】図13は図11のリファレンスパターン発 生部6 b により発生されるリファレンスパターンの例を 示す模式図である。

【0171】図13(a), (b)はそれぞれ45° お よび34°のリファレンスパターンを示す。図13にお いて、極大点を有する画素の位置が「大」で示され、極 小点を有する画素の位置が「小」で示されている。な お、実際には、極大点を有する画素の位置および極小点 を有する画素の位置は所定の数値で示されている。

チング角度検出部9より出力される角度情報PBを1ラ 50 【0172】図13(a),(b)に示すように、極大

38

点および極小点を対として2つの走査線の輝度分布にお ける極大点同士を結ぶ直線および極小点同士を結ぶ直線 の角度がそれぞれ45° および34° に設定されてい る。

【0173】例えば、図12の極大極小パターンP1, P2は図13(a)のリファレンスパターンと一致す る。この場合、図11の第2のパターンマッチング角度 検出部9は、45 を示す角度情報 PBを出力する。

【0174】本実施の形態の画像角度検出装置10cに の輝度分布における極大点および極小点の位置を表す極 大極小パターンP1, P2を作成し、極大極小パターン P1、P2と予め設定された複数のリファレンスパター ンRBとのパターンマッチングを行うことにより、少な い回路規模で画像の斜めエッジの角度を検出することが

【0175】この場合、極大点および極小点を対とし て、または極大点もしくは極小点のいずれかを対として 検出することにより、細い斜め線の画像の角度を検出す るととができる。

【0176】また、二次元の輝度分布によるパターンマ ッチングを行っているので、2画素間の差分値を用いる 場合と比較して誤検出が抑制され、細い斜め線の画像の 角度を正確に検出することができる。

【0177】さらに、二次元の輝度分布によるリファレ ンスパターンR Bを用いることにより、検出する角度が 補間画素を中心として点対称の位置にある画素を結ぶ直 線の角度に限定されず、それらの角度の間の角度を検出 することもできる。したがって、少ない容量のラインメ ができる。

【0178】また、検出された画像の斜めエッジの角度 に連続性がない場合には、孤立検出点除去部4により角 度情報PBが除去されるので、ノイズによる誤検出を防 止することができる。

【0179】なお、図11のリファレンスパターン発生 部6bにより発生されるリファレンスパターンRBは図 13に示した例に限定されるものではなく、任意のリフ ァレンスパターンを用いることができる。また、リファ レンスパターンRBは、極大および極小を両方含む必要 40 もなく、極大または極小のいずれか一方を含んでもよ ۲٦°

【0180】(4)第4の実施の形態

図14は本発明の第4の実施の形態における画像角度検 出装置の構成を示すブロック図である。

【0181】図14の画像角度検出装置10dは、ライ ンメモリla~lc, lh, lk、2値化部2、第1の パターンマッチング角度検出部3、孤立検出点除去部 4、検出ウィンドウ内映像信号処理部5、リファレンス パターン発生部6、上ライン極大極小検出部7、下ライ 50 【0188】また、検出ウィンドウ内の映像信号VD

ン極大極小検出部8、第2のパターンマッチング角度検 出部9およびA/D(アナログ・デジタル)コンバータ 12を含む。

【0182】A/Dコンバータ12は、アナログの映像 信号AVをアナログデジタル変換し、デジタル映像信号 VD1を出力する。A/Dコンバータ12より出力され る映像信号VD1は、ラインメモリ1a、2値化部2、 検出ウィンドウ内映像信号処理部5および下ライン極大 極小検出部8に入力される。ラインメモリ1aは、A/ おいては、検出ウィンドウ内の映像信号VDl、VD2 10 Dコンバータ12より出力される映像信号VDlを1ラ イン(1 走査線)分遅延させて出力する。ラインメモリ 1aから出力される映像信号VD2は、2値化部2、検 出ウィンドウ内映像信号処理部5および上ライン極大極 小検出部7に与えられる。

> 【0183】ラインメモリ1a、2値化部2、第1のパ ターンマッチング角度検出部3および検出ウィンドウ内 映像信号処理部5の動作は、図1のラインメモリ1a、 2値化部2、第1のパターンマッチング角度検出部3お よび検出ウィンドウ内映像信号処理部5の動作と同様で ある。また、上ライン極大極小検出部7、下ライン極大 20 極小検出部8および第2のパターンマッチング角度検出 部9の動作は、図11の上ライン極大極小検出部7、下 ライン極大極小検出部8および第2のパターンマッチン グ角度検出部9の動作と同様である。さらに、孤立検出 点除去部4の動作は、図1、図9および図11の孤立検 出点除去部4の動作と同様である。

【0184】リファレンスパターン発生部6は、図1の リファレンスパターン発生部6aと同様にリファレンス パターンRAを発生するとともに、図11のリファレン モリ1aを用いてより細かい間隔で角度を検出すること 30 スパターン発生部6bと同様にリファレンスパターンR Bを発生する。

> 【0185】本実施の形態では、2値化部2が2値化パ ターン発生手段に相当し、リファレンスパターン発生部 6が第1および第2の参照パターン発生手段に相当し、 第1のパターンマッチング角度検出部3が第1の比較手 段に相当し、第2のパターンマッチング角度検出部9が 第2の比較手段に相当する。

> [0186] 本実施の形態の画像角度検出装置10dに おいては、検出ウィンドウ内の映像信号VD1、VD2 の輝度分布を2値化パターンBIに変換し、2値化パタ ーンBIと予め設定された複数のリファレンスパターン RAとのパターンマッチングを行うことにより、少ない 回路規模で画像の斜めエッジの角度を検出することがで きる。

> 【0187】との場合、検出ウィンドウ内の平均輝度値 を2値化のしきい値として用いているので、外部から2 値化のしきい値を設定することなく、画像の輝度レベル に関係なく2値化パターンBIを作成することができ

1, VD2の輝度分布における極大点および極小点の位 置を表す極大極小パターンP1, P2を作成し、極大極 小パターンP1、P2と予め設定された複数のリファレ ンスパターンR Bとのパターンマッチングを行うことに より、少ない回路規模で画像の斜めエッジの角度を検出 することができる。

【0189】この場合、極大点および極小点を対とし て、または極大点もしくは極小点のいずれかを対として 検出することにより、細い斜め線の画像の角度を検出す るととができる。

【0190】また、二次元の輝度分布によるパターンマ ッチングを行っているので、2画素間の差分値を用いる 場合と比較して誤検出が抑制され、斜め方向のエッジを 有する画像および細い斜め線の画像の角度を正確に検出 するととができる。

【0191】さらに、二次元の輝度分布によるリファレ ンスパターンRA,RBを用いることにより、検出する 角度が補間画素を中心として点対称の位置にある画素を 結ぶ直線の角度に限定されず、それらの角度の間の角度 を検出することもできる。したがって、少ない容量のラ 20 インメモリlaを用いてより細かい間隔で角度を検出す ることができる。

【0192】また、検出された画像の斜めエッジの角度 に連続性がない場合には、孤立検出点除去部4により角 度情報PA、PBが除去されるので、ノイズによる誤検 出を防止することができる。

【0193】(5)第5の実施の形態

図15は本発明の第5の実施の形態における画像角度検 出装置の構成を示すブロック図である。

【0194】図15の画像角度検出装置10eが図14 30 の画像角度検出装置10dと異なるのは、間引き処理部 11をさらに備える点である。本実施の形態では、間引 き処理部11が間引き手段に相当する。

【0195】A/Dコンパータ12は、アナログの映像

信号AVをアナログデジタル変換し、デジタル映像信号 VD1を出力する。A/Dコンバータ12より出力され る映像信号VD1は、間引き処理部11に与えられる。 間引き処理部11は、水平方向において映像信号VD1 の画素を間引き、映像信号VD3として出力する。間引 き処理部11から出力される映像信号VD3は、ライン 40 メモリ1a、2値化部2、検出ウィンドウ内映像信号処 理部5および下ライン極大極小検出部8に入力される。 【0196】それにより、同じリファレンスパターンR A. RBを用いて、図14の画像角度検出装置10dに 比べてより水平に近い斜めエッジの角度(以下、浅い角 度とよぶ。)の画像を検出することが可能となる。例え ば、間引き処理部11が水平方向において映像信号VD 1の画素を1画素おきに間引くことにより、同じリファ レンスパターンRA、RBを用いて間引かない場合に比

たがって、検出範囲を広くすることができる。 【0197】なお、図1の画像角度検出装置10a、図 9の画像角度検出装置10bおよび図11の画像角度検 出装置10cに間引き処理部11を設けてもよい。

【0198】(6)第6の実施の形態

図16は本発明の第6の実施の形態における画像角度検 出装置の構成を示すブロック図である。

【0199】図16の画像角度検出装置10fは、ライ ンメモリ31、2値化部32、検出ウィンドウ内映像信 10 号処理部33、1次確定角度検出部34、確定角度リフ ァレンスパターン発生部35、候補検出部36、候補リ ファレンスパターン発生部37、2次確定角度検出部3 8、ラインメモリ39a、ラインメモリ39b、3次確 定角度検出部40およびA/D(アナログ・デジタル) コンバータ42を含む。

【0200】A/Dコンバータ42は、アナログの映像 信号AVをアナログデジタル変換し、デジタル映像信号 VD1を出力する。A/Dコンバータ42より出力され る映像信号VD1は、ラインメモリ31、2値化部32 および検出ウィンドウ内映像信号処理部33に入力され る。ラインメモリ31は、A/Dコンバータ42より出 力される映像信号VD1を1ライン(1走査線)分遅延 させて出力する。ラインメモリ31から出力される映像 信号VD2は、2値化部32および検出ウィンドウ内映 像信号処理部33に与えられる。

【0201】本例では、映像信号VD1, VD2は25 6階調の輝度を有するものとする。すなわち、映像信号 VD1,VD2の輝度の最小値は"0"であり、最大値 は"255"である。

【0202】2値化部32は、入力される映像信号VD 1 およびラインメモリ31から出力される映像信号VD 2を、後述する検出ウィンドウ内映像信号処理部33か ら与えられる平均輝度値LUをしきい値として2値化 し、"1" および"0" からなる2値化パターンBIを 出力する。2値化パターンBIは、検出ウィンドウのサ イズを有する。

【0203】ととで、検出ウィンドウは、例えば、映像 信号VD1の7画素および映像信号VD2の7画素を含 む7×2画素の矩形領域、映像信号VD1の15画素お よび映像信号VD2の15画素を含む15×2画素の矩 形領域等である。なお、以下の説明では、検出ウィンド ウのサイズを7×2画素とする。この場合、2値化パタ ーンBIのサイズは7×2画素となる。

【0204】検出ウィンドウ内映像信号処理部33は、 入力される映像信号VD1およびラインメモリ31から 出力される映像信号VD2に検出ウィンドウを設定し、 検出ウィンドウ内の映像信号VD1, VD2の輝度の平 均値を算出し、2値化部32に平均輝度値しUを2値化 のためのしきい値として与える。

べて約半分のより浅い角度を検出することができる。し 50 【0205】なお、本実施の形態においても、検出ウィ

ンドウ内の全画素の輝度の平均値を2値化のためのしき い値として用いることとしたが、これに限定されず、検 出ウィンドウ内の画素の値の最大値と最小値との平均値 を2.値化のためのしきい値として用いてもよく、輝度を 大きさ順に並べたときの中央値を2値化のためのしきい 値として用いてもよく、輝度を大きさ順に並べた際の中 央値に値が近い複数画素の平均値などを2値化のための しきい値として用いてもよい。

【0206】さらに、検出ウィンドウ内映像信号処理部 33は、検出ウィンドウ内の映像信号 VD1, VD2の 10 輝度の最大値と最小値との差をコントラストとして算出 し、算出されたコントラストが所定値よりも低い場合に は、2値化部32にしきい値として最小値"0"または 最大値 "255" を与える。それにより、2値化部32 は、すべて"1"または"0"からなる2値化パターン BIを出力する。

【0207】確定角度リファレンスパターン発生部35 は、"1" および"0" からなる複数の確定角度リファ レンスパターンRAを発生し、1次確定角度検出部34 ズは検出ウィンドウのサイズに等しい。

【0208】1次確定角度検出部34は、2値化部32 から与えられる2値化パターンB I を確定角度リファレ ンスパターン発生部35から与えられる複数の確定角度 リファレンスパターンRAの各々と比較し、一致した確 定角度リファレンスパターンRAの角度を角度情報PA として出力する。以下、2値化パターンBIと各確定角 度リファレンスパターンRAとの比較動作を1次確定の バターンマッチングと呼ぶ。

【0209】 ことで、1次確定のパターンマッチングに 30 より対象となる画素の角度を決定することを 1 次確定と 呼び、1次確定のパターンマッチングにより角度が決定 された画素を1次確定された画素と呼ぶ。

【0210】検出ウィンドウ内の映像信号VD1,VD 2のコントラストが所定値よりも低い場合には、2値化 部32からすべて"1"または"0"の2値化パターン BIが出力されるので、1次確定角度検出部34からは 角度情報PAが出力されない。

【0211】映像信号VD1、VD2のコントラストが 低い場合には、斜め方向の画素を用いた補間処理の効果 40 は低い。斜め方向の画素を用いた補間処理では、正確な 角度が検出されていないとノイズを発生してしまう場合 があるので、効果が低い場合には、斜め方向の画素を用 いた補間処理が行われないように角度情報PAを出力し ない。

【0212】候補リファレンスパターン発生部37は、 "1" および"0" からなる複数の候補リファレンスパ ターンRBを発生し、候補検出部36に与える。各候補 リファレンスパターンRBのサイズは検出ウィンドウの サイズに等しい。

[0213]候補検出部36は、2値化部32から与え られる2値化パターンBIを候補リファレンスパターン 発生部37から与えられる複数の候補リファレンスパタ ーンRBの各々と比較し、一致した候補リファレンスパ ターンRBの種類を候補情報PBとして出力する。以 下、2値化パターンBIと各候補リファレンスパターン RBとの比較動作を候補検出のパターンマッチングと呼

【0214】 ことで、候補検出のパターンマッチングに より候補リファレンスパターンが検出された画素を候補 画素と呼ぶ。

【0215】2次確定角度検出部38は、対象となる画 素に対して1次確定角度検出部34から角度情報PAが 与えられた場合、すなわち、対象となる画素が1次確定 された画素である場合には、その角度情報PAを角度情 報PCとして出力する。また、2次確定角度検出部38 は、対象となる画素に対して候補検出部36から候補情 報PBが与えられた場合、すなわち、対象となる画素が 候補画素である場合には、候補情報PBに応じて対象と に与える。各確定角度リファレンスパターンRAのサイ 20 なる画素の近傍の所定範囲を探索し、対象となる画素の 近傍の所定範囲に1次確定された画素が存在する場合 に、1次確定された画素の角度情報PAを対象とする画 素の角度情報PCとして出力する。このように、候補画 素に近傍の1次確定された画素の角度情報を設定すると とを2次確定と呼ぶ。

> 【0216】角度情報PCは3次確定角度検出部40に 入力されるとともに、ラインメモリ39aに入力されて 1ライン遅延されて角度情報PDとして出力される。ま た、角度情報PDは3次確定角度検出部40に入力され るとともに、ラインメモリ39bに入力されて1ライン 遅延されて角度情報 PEとして出力される。 角度情報 P Eは3次確定角度検出部40に入力される。

【0217】3次確定角度検出部40は、対象となる補 間画素を含む走査線(以下、補間走査線と呼ぶ)の角度 情報PDに対して1つ上の補間走査線の角度情報PEお よび1つ下の補間走査線の角度情報PCが一致している か否かを判定し、一致している場合には、ラインメモリ 39aから出力される角度情報PDを角度信号ANとし て出力し、一致していない場合には、ラインメモリ39 aから出力される角度情報PDを出力しない。

[0218] 本実施の形態では、2値化部32が2値化 パターン発生手段に相当し、確定角度リファレンスパタ ーン発生部35が確定角度パターン発生手段に相当し、 1次確定角度検出部34が1次確定角度検出手段に相当 し、候補リファレンスパターン発生部37が候補パター ン発生手段に相当し、候補検出部36が候補検出手段に 相当し、2次確定角度検出部38が2次確定角度検出手 段を構成する。さらに、3次確定角度検出部40が3次 確定角度検出手段に相当する。

【0219】本実施の形態における図16の2値化部3

2から出力される2値化パターンBIは、例えば、図2 に示した2値化パターンBIと同様である。また、本実 施の形態における画像の斜めエッジの角度と補間処理に 用いる画素との関係は、図3に示した関係と同様であ

【0220】図17、図18、図19および図20は図 16の確定角度リファレンスパターン発生部35により 発生される確定角度リファレンスパターンの例を示す模 式図である。網掛けが施されている画素は、太線で示さ

【0221】図17(a), (b), (c), (d)は それぞれ45°、34°、27° および22° の確定角 度リファレンスパターンを示す。図17の例では、左上 が暗い部分となり、右下が明るい部分となっている。図 18(a), (b), (c), (d) はそれぞれ45 、34°、27°および22°の確定角度リファレン スパターンを示す。図18の例では、左上が明るい部分 となり、右下が暗い部分となっている。

それぞれ-45°、-34°、-27°および-22° の確定角度リファレンスパターンを示す。図19の例で は、右上が暗い部分となり、左下が明るい部分となって いる。図20(a), (b), (c), (d)はそれぞ れ-45 、-34、-27 および-22 の確定 角度リファレンスパターンを示す。図20の例では、右 上が明るい部分となり、左下が暗い部分となっている。 【0223】図17~図20に示す、これらの確定角度 リファレンスパターンにおいては、補間すべき画素に対 して上側に位置する上ラインの画素列と、補間すべき画 30 素に対して下側に位置する下ラインの画素列とを水平方 向に見た場合に、1の値の画素と0の値の画素との境界 が上ラインの画素列および下ラインの画素列それぞれに 1つだけ存在し、かつ1の値の画素から0の値の画素へ の方向が、それぞれの画素列で同じ方向である。

【0224】すなわち、確定角度リファレンスパターン は上ラインおよび下ラインともに輝度変化がありかつ同 一方向の輝度勾配を持っている場合の2値化パターンと 同一の特徴を持つので確実に画像の角度を特定でき、1 確定角度リファレンスパターンと一致した場合は、斜め エッジの角度を1次確定することができる。

【0225】また、図17~図20に示すように、二次 元の輝度分布による確定角度リファレンスパターンにお いては、補間画素を中心とした点対称の位置の画素間を 結ぶ直線の角度だけでなく、それらの角度の間の角度も 設定することができる。例えば、45°、27°および 18°の間の角度である34°および22°を設定する ととができる。

【0226】例えば、図2の2値化バターンB」は図1 50 れば斜めエッジの角度が1次確定された画素が存在する

8 (a) の4つの確定角度リファレンスパターンのうち の1つの確定角度リファレンスパターンと一致する。と の場合、図16の第1のパターンマッチング角度検出部 3は、図18(a)の45°を示す角度情報PAを出力

【0227】図21、図22、図23および図24は図 16の候補リファレンスパターン発生部37により発生 される候補リファレンスパターンの例を示す模式図であ る。図21~図24の候補リファレンスパターンを用い れる補間画素の値の算出に用いる上下の走査線の画素で 10 ることにより、浅い斜めのエッジを有する画像の角度を 検出するととができる。

> 【0228】図21(a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図21に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ左方向 と右方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。図21の例では、左上が暗い部分となり、右 下が明るい部分となっている。

【0229】図22(a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図22に示す矢印の方向への探索に用 【0222】図19(a),(b),(c),(d)は 20 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ左方向 と右方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。図22の例では、左上が明るい部分となり、 右下が暗い部分となっている。

> 【0230】図23(a),(b)は2次確定角度検出 部38において、図23に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ右方向 と左方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。図23の例では、右上が暗い部分となり、左 下が明るい部分となっている。

【0231】図24(a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図24に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ右方向 と左方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。図24の例では、右上が明るい部分となり、 左下が暗い部分となっている。

【0232】図21~図24に示す、これらの候補リフ ァレンスパターンにおいては、補間すべき画素に対して 上側に位置する上ラインの画素列と、補間すべき画素に 対して下側に位置する下ラインの画素列とを水平方向に 次確定のバターンマッチングにおいて2値化バターンが 40 見た場合に、1の値の画素と0の値の画素との境界が上 下いずれか一方のラインの画素列に1つだけ存在し、か つ他方のラインの画素列は1の値または0の値のみから

> 【0233】すなわち、候補リファレンスパターンは上 ラインまたは下ラインいずれかに輝度変化があり、かつ 他方のラインには輝度変化が無いかもしくは小さい場合 の2値化パターンと同一の特徴を持つので、角度は確定 できないものの2値化パターンが候補リファレンスパタ ーンと一致した場合は、補間すべき画素の近傍を探索す

可能性があると考えられる。

【0234】例えば、図31の画像の例で説明する。画 素Bおよび画素Cに対する2値化パターンBIは、図2 1(b)の3つの候補リファレンスパターンのうちの1 つの候補リファレンスパターンとそれぞれ一致する。ま た、画素 D に対する 2 値化パターン B I は、図 1 7 の (d)の確定角度リファレンスパターンと一致し、角度 が22°に1次確定できる。また、画素Eおよび画素F に対する2値化パターンBIは、図21(a)の3つの 候補リファレンスパターンのうちの1つの候補リファレ 10 ンスパターンとそれぞれ一致する。

【0235】との場合、画素Bおよび画素Cに関して は、図21(b)の矢印が示す通り右方向に探索すれ ば、1次確定された画素Dが見つかるため、画素Bおよ び画素Cに対して画素Dの角度情報を設定することがで きる。以下、候補画素に近傍の1次確定された画素の角 度情報を設定することを2次確定と呼ぶ。

【0236】同様に、画素Eおよび画素Fに関しては、 図21(a)の矢印が示す通り左方向に探索すれば、1 次確定された画素Dが見つかるため、画素Eまたは画素 20 Fに対して画素Dの角度情報を設定して2次確定すると とができる。

【0237】なお、より精度を高めるためには、1次確 定された角度情報に応じて2次確定するかどうかを判断 することが有効である。すなわち、図21(a) および (b)の候補リファレンスパターンの場合は、候補画素 の近傍において、図17のいずれかの確定角度パターン で1次確定された画素を探索し、2値化パターンが図1 7の確定角度バターンと一致した場合に2次確定する。 図22(a)および(b)の候補リファレンスパターン 30 の場合は、候補画素の近傍において、図18のいずれか の確定角度パターンで1次確定された画素を探索し、2 値化パターンが図18の確定角度パターンと一致した場 合に2次確定する。図23(a)および(b)の候補リ ファレンスパターンの場合は、候補画素の近傍におい て、図19のいずれかの確定角度パターンで1次確定さ れた画素を探索し、2値化パターンが図19の確定角度 パターンと一致した場合に2次確定する。図24(a) および(b)の候補リファレンスパターンの場合は、候 ターンで1次確定された画素を探索し、2値化パターン が図20の確定角度パターンと一致した場合に2次確定

【0238】なお、本実施の形態においては、矢印方向 に探索することとしたが、これに限定されず、矢印方向 およびその逆方向に探索することとしてもよい。

【0239】図25、図26、図27および図28は図 16の候補リファレンスパターン発生部37により発生 される候補リファレンスパターンの例を示す模式図であ る。図25~図28の候補リファレンスパターンを用い 50 は、図21 (b)の矢印が示す通り右方向に探索すれ

ることにより、細い斜め線を有する画像の角度を検出す るととが可能となる。

【0240】図25(a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図25に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ左方向 と右方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。

【0241】図26 (a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図26に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ左方向 と右方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。

【0242】図27 (a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図27に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ右方向 と左方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。

【0243】図28(a), (b)は2次確定角度検出 部38において、図28に示す矢印の方向への探索に用 いられる候補リファレンスパターンで、それぞれ右方向 と左方向への探索に用いられる候補リファレンスパター ンを示す。

【0244】図25~図28に示す、これらの候補リフ ァレンスパターンにおいては、補間すべき画素に対して 上側に位置する上ラインの画素列と、補間すべき画素に 対して下側に位置する下ラインの画素列とを水平方向に 見た場合に、1の値の画素と0の値の画素との境界が上 ラインの画素列および下ラインの画素列それぞれに1つ だけ存在し、かつ1の値の画素から0の値の画素への方 向が、それぞれの画素列で異なる。

【0245】すなわち、候補リファレンスパターンは上 ラインおよび下ラインともに輝度変化があり、かつ異な る方向の輝度勾配を持っている場合の2値化パターンと 同一の特徴を持つので、角度は確定できないものの2値 化パターンが候補リファレンスパターンと一致した場合 は、補間すべき画素の近傍を探索すれば細い線の斜めエ ッジの角度が1次確定された画素が存在する可能性があ ると考えられる。

【0246】例えば、図32の画像の例で説明すると、 補画素の近傍において、図20のいずれかの確定角度パ 40 画素Bおよび画素Cに対する2値化パターンBIは、図 21(b)の3つの候補リファレンスパターンのうちの 1つの候補リファレンスパターンとそれぞれ一致する。 また、画素Dに対する2値化パターンBIは、図17の (d)の確定角度リファレシスパターンと一致し、角度 が22°に1次確定できる。また、画素Eおよび画案F に対する2値化パターンBIは、図25(a)の3つの 候補リファレンスパターンのうちの1つの候補リファレ ンスパターンとそれぞれ一致する。

【0247】との場合、画素Bおよび画素Cに関して

20

ば、1次確定された画素Dが見つかるため、画素Bおよ び画素Cに対して、画素Dの角度情報を設定し2次確定 することができる。また、画素Eおよび画素Fに関して は、図25(a)の矢印が示す通り左方向に探索すれ ば、1次確定された画素Dが見つかるため、画素Eおよ び画素Fに対して画素Dの角度情報を設定し2次確定す ることができる。

【0248】なお、より精度を高めるためには、1次確 定された角度情報に応じて2次確定するかどうかを判断 することが有効である。すなわち、図25(a)および 10 (b)の候補リファレンスパターンの場合は、候補画素 の近傍において、図17のいずれかの確定角度パターン で1次確定された画素を探索し、2値化パターンが図1 7の確定角度パターンと一致した場合に2次確定する。 図26(a)および(b)の候補リファレンスパターン の場合は、候補画素の近傍において、図18のいずれか の確定角度パターンで1次確定された画素を探索し、2 値化パターンが図18の確定角度パターンと一致した場 合に2次確定する。図27(a)および(b)の候補リ ファレンスパターンの場合は、候補画素の近傍におい て、図19のいずれかの確定角度パターンで1次確定さ れた画素を探索し、2値化パターンが図19の確定角度 パターンと一致した場合に2次確定する。図28(a) および(b)の候補リファレンスパターンの場合は、候 補画素の近傍において、図20のいずれかの確定角度バ ターンで1次確定された画素を探索し、2値化パターン が図20の確定角度パターンと一致した場合に2次確定 する。

【0249】なお、本実施の形態においては、矢印方向 に探索することとしたが、これに限定されず、矢印方向 30 およびその逆方向に探索することとしてもよい。

【0250】図29は図16の3次確定角度検出部40 の処理を説明するための模式図である。図29(a), (b) において、IN1、IN2およびIN3は補間画 素、IL1、IL2およびIL3は補間走査線、ALお よびBLは走査線である。

【0251】ととで、補間走査線IL2の補間画素IN 2を処理の対象とする。図29(a)に示すように、2 次確定角度検出部38により補間画素IN2に対する角 度が45°と検出された場合、3次確定角度検出部40 は、上下の補間走査線 | L 1 , I L 3 において補間画素 IN2の45°の方向にある補間画素IN1, IN3に 対する角度が共に45°であるか否かを判定する。補間 画索 IN1, IN3 に対する角度が共に45°である場 合には、3次確定角度検出部40は、画像の斜めエッジ の角度が連続しているとみなし、ラインメモリ39aか ら出力される角度情報 PDを角度信号 ANとして出力す る。補間画素IN1、IN3に対する角度のうち少なく とも一方が45°でない場合には、3次確定角度検出部 40は、画像の斜めエッジの角度が連続しないとみな

し、ラインメモリ39aから出力される角度情報PDを 出力しない。

【0252】なお、補間画素 IN1、IN3に対する角 度のうち少なくとも一方が45°である場合にラインメ モリ39aから出力される角度情報PDを角度信号AN として出力し、補間画素1N1,IN3に対する角度が 共に45°でない場合にラインメモリ39aから出力さ れる角度情報PDを角度信号ANとして出力しないよう に3次確定角度検出部40を構成してもよい。

【0253】また、図29(a)に点線の矢印で示すよ うに、補間画素 IN1またはその両側の補間画素 IN1 a. IN1bのうち少なくとも1つに対する角度が45 * である場合および補間画素 IN3またはその両側の補 間画素 IN3a, IN3bのうち少なくとも1つに対す る角度が45°である場合に、ラインメモリ39aより 出力される角度情報PDを角度信号ANとして出力する ように3次確定角度検出部40を構成してもよい。ま た、補間画素 IN1またはその両側の補間画素 IN1 a, IN1bのうち少なくとも1つに対する角度が45 * である場合にラインメモリ39aより出力される角度 情報PDを角度信号ANとして出力するように3次確定 角度検出部40を構成してもよく、または補間画素IN 3またはその両側の補間画素 IN3a, IN3bのうち 少なくとも1つに対する角度が45°である場合に、ラ インメモリ39aより出力される角度情報PDを角度信 号ANとして出力するように3次確定角度検出部40を 構成してもよい。

【0254】さらに、図29(b)に示すように、補間 画素IN1の両側の複数の補間画素IN1a~IN1f のうち少なくとも1つに対する角度が45°である場合 および補間画素IN3の両側の複数の補間画素IN3a ~ IN3fのうち少なくとも1つに対する角度が45° である場合に、ラインメモリ39aより出力される角度 情報PDを角度信号ANとして出力するように3次確定 角度検出部40を構成してもよい。また、補間画素 IN 1の両側の複数の補間画素 IN1a~IN1fのうち少 なくとも1つに対する角度が45°である場合に、ライ ンメモリ39aより出力される角度情報PDを角度信号 ANとして出力するように3次確定角度検出部40を構 成してもよく、または補間画素IN3の両側の複数の補 間画素 IN3a~IN3fのうち少なくとも1つに対す る角度が45°である場合に、ラインメモリ39aより 出力される角度情報PDを角度信号ANとして出力する ように3次確定角度検出部40を構成してもよい。

【0255】さらに、上下の走査線で補間画素に対する 角度が一致する場合のみ、ラインメモリ39aより出力 される角度情報PDを角度信号ANとして出力するよう に3次確定角度検出部40を構成することとして説明を 行ったが、これに限定されず、注目する補間画素に対す 50 る角度と上下の走査線の補間画素に対する角度との差が

50

所定の範囲内にある場合にラインメモリ39aより出力される角度情報PDを角度信号ANとして出力するように3次確定角度検出部40を構成してもよい。例えば、注目する補間画素に対する角度が27°の場合には、上下の走査線の補間画素に対する角度が18°~45°の範囲内にある場合にラインメモリ39aより出力される角度情報PDを角度信号ANとして出力するように3次確定角度検出部40を構成してもよい。また、注目する補間画素に対する角度が34°の場合には、上下の走査線の補間画素に対する角度が22°~45°の範囲内にある場合にラインメモリ39aより出力される角度情報PDを角度信号ANとして出力するように3次確定角度検出部40を構成してもよい。さらに、注目する補間画素に対する角度に応じて上記の所定の範囲が異なってもよい。

【0256】本実施の形態の画像角度検出装置10fに おいては、検出ウィンドウ内の映像信号VD1, VD2 の輝度分布を2値化パターンBIに変換し、2値化パタ ーンBIと予め設定された複数の確定角度リファレンス パターンRAおよび候補リファレンスパターンRBとの 20 パターンマッチングを行うことにより、少ない回路規模 で画像の斜めエッジの角度を検出することができる。

【0257】との場合、検出ウィンドウ内の平均輝度値を2値化のしきい値として用いているので、外部から2値化のしきい値を設定することなく、画像の輝度レベルに関係なく必ず"0"および"1"の両方を含む2値化パターンBIを作成することができる。

【0258】また、二次元の輝度分布によるパターンマッチングを行っているので、2 画素間の差分値を用いる場合と比較して誤検出が抑制され、斜め方向のエッジを 30 有する画像の斜めエッジの角度を正確に検出することができる。

【0259】さらに、二次元の輝度分布による確定角度リファレンスパターンRAおよび候補リファレンスパターンRBを用いることにより、検出する角度が補間画素を中心として点対称の位置にある画素を結ぶ直線の角度に限定されず、それらの角度の間の角度を検出することもできる。したがって、少ない容量のラインメモリ39 bを用いてより細かい間隔で角度を検出することができる。【0260】また、検出された画像の斜めエッジの角度に連続性がない場合には、3次確定角度検出部40により角度情報PDが除去されるので、ノイズによる誤検出を防止することができる。

【0261】さらに、2次確定角度検出部38により対象となる画素の近傍を探索して1次確定された画素が存在する場合、その1次確定された画素の角度情報を用いて2次確定することができるので、浅い斜めのエッジを有する画像の角度の検出や細い斜め線の画像の角度の検出を確実に行うことができる。

【0262】図30は画像角度検出装置を備えた走査線補間装置構成を示すブロック図である。

【0263】図30において、走査線補間装置100 は、画像角度検出装置10および補間回路20により構成される。画像角度検出装置10および補間回路20に は、映像信号VD1が入力される。

【0264】画像角度検出装置10は、図1の画像角度検出装置10a、図9の画像角度検出装置10b、図11の画像角度検出装置10c、図14の画像角度検出装置10c、図14の画像角度検出装置10d、図15の画像角度検出装置10eまたは図16の画像角度検出装置10fからなる。画像角度検出装置10は、映像信号VD1に基づいて画像の斜めエッジの角度を検出し、角度信号ANを出力する。補間回路20は、角度信号ANに基づいて補間画素の斜め方向の画素を選択し、選択された画素の値を用いて補間画素の値を算出する。

【0265】図30の走査線補間装置100においては、画像角度検出装置10により斜め方向のエッジを有する画像または細い斜め線の画像の角度を正確に検出することができる。したがって、斜め方向のエッジを有する画像または細い斜め線の画像において斜め方向の画素を用いて正確な補間処理を行うことができる。

【0266】なお、図1、図9、図14および図15のリファレンスパターン発生部6a、6により発生されるリファレンスパターンRAは、図4~図7に示した例に限定されず、任意のリファレンスパターンを用いることができる。

【0267】図33、図34および図35は図1、図9、図14および図15のリファレンスパターン発生部6a、6により発生されるリファレンスパターンの他の例を示す模式図である。図33~図35のリファレンスパターンのサイズは15×2画素である。

【0268】網掛けが施されている画素は、太線で示される補間画素の値の算出に用いる上下の走査線の画素である。

【0269】図33(a), (b), (c)はそれぞれ 16°、14°および13°のリファレンスパターンを 示す。図34(d), (e), (f)はそれぞれ11 °、10°および9°のリファレンスパターンを示す。

40 図35(g), (h)はそれぞれ9° および8° のリファレンスパターンを示す。図33~図35の例では、左上が暗い部分となり、右下が明るい部分となっているが、これに限定されるものではない。

【0270】図33〜図35のリファレンスパターンでは、検出ウィンドウのサイズを広げることにより、より浅い角度まで設定することができる。

【0271】なお、図16の確定角度リファレンスパターン発生部35により発生される確定角度リファレンスパターンRAは、図17~図20に示した例に限定され50 ず、任意の確定角度リファレンスパターンを用いること

検出装置の構成を示すブロック図、

ができる。また、図16の候補リファレンスパターン発 生部37により発生される候補リファレンスパターンR Bは、図21~図28に示した例に限定されず、任意の 候補リファレンスパターンを用いることができる。

[0272]

【発明の効果】本発明によれば、二次元のパターンの比 較を行っているので、2画素間の差分値を用いる場合と 比較して誤検出が抑制され、斜め方向のエッジを有する 画像の角度を正確に検出することができる。また、二次 元の参照バターンを用いることにより、検出する角度が 10 補間すべき画素を中心とする点対称の位置にある画素を 結ぶ直線の角度に限定されず、それらの間の角度を検出 することもできる。

【0273】したがって、回路規模を大きくすることな く、より細かい間隔で角度を検出することができる。さ らに、検出された画像の角度が連続性を有さない場合に 角度信号が出力されないことにより、ノイズによる誤検 出が防止される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態における画像角度検 20 出装置の構成を示すプロック図、

【図2】図1の2値化部から出力される2値化パターン の一例を示す図、

【図3】画像の斜めエッジの角度と補間処理に用いる画 素との関係を説明するための模式図、

【図4】図1のリファレンスパターン発生部により発生 されるリファレンスパターンの例を示す模式図、

【図5】図1のリファレンスパターン発生部により発生 されるリファレンスパターンの例を示す模式図、

【図6】図1のリファレンスパターン発生部により発生 30 されるリファレンスパターンの例を示す模式図、

【図7】図1のリファレンスパターン発生部により発生 されるリファレンスパターンの例を示す模式図、

【図8】図1の孤立検出点除去部の処理を説明するため の模式図。

【図9】本発明の第2の実施の形態における画像角度検 出装置の構成を示すブロック図、

【図10】補間画素の連続性を説明するための説明図、

【図11】本発明の第3の実施の形態における画像角度 検出装置の構成を示すブロック図、

【図12】図11の上ライン極大極小検出部および下ラ イン極大極小検出部から出力される極大極小パターンの 例を示す模式図、

【図13】図11のリファレンスパターン発生部により 発生されるリファレンスパターンの例を示す模式図、

【図14】本発明の第4の実施の形態における画像角度 検出装置の構成を示すブロック図、

【図15】本発明の第5の実施の形態における画像角度 検出装置の構成を示すプロック図、

【図16】本発明の第6の実施の形態における画像角度 50

【図17】図16の確定角度リファレンスパターン発生 部により発生される確定角度リファレンスパターンの例 を示す模式図、

【図18】図16の確定角度リファレンスパターン発生 部により発生される確定角度リファレンスパターンの例 を示す模式図、

【図19】図16の確定角度リファレンスパターン発生 部により発生される確定角度リファレンスパターンの例 を示す模式図、

【図20】図16の確定角度リファレンスパターン発生 部により発生される確定角度リファレンスパターンの例 を示す模式図、

【図21】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模

【図22】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模 式図、

【図23】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模 式図、

【図24】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模 式図、

【図25】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模

【図26】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模

【図27】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模「 式図、

【図28】図16の候補リファレンスパターン発生部に より発生される候補リファレンスパターンの例を示す模 式図、

【図29】図16の3次確定角度検出部の処理を説明す るための模式図、

【図30】画像角度検出装置を備えた走査線補間装置の 40 構成を示すブロック図、

【図31】従来の2値化および参照パターンとの比較に よって斜めエッジを検出する方法を説明するための模式 図、

【図32】従来の2値化および参照パターンとの比較に よって斜めエッジを検出する方法を説明するための模式 図、

【図33】リファレンスパターン発生部により発生され るリファレンスパターンの他の例を示す模式図、

【図34】リファレンスパターン発生部により発生され

54

るリファレンスパターンの他の例を示す模式図、

【図35】リファレンスパターン発生部により発生されるリファレンスパターンの他の例を示す模式図、

53

【図36】従来の相関判定回路による細い斜め線の画像の相関方向の検出を説明するための模式図、

【図37】従来の画素補間回路による画素の補間を説明 するための模式図、

【符号の説明】

la, lb, lc, ld, le, lf ラインメモリlg, lh, lk, lm, ln ラインメモリ

2,32 2 值化部

3 第1のパターンマッチング角度検出部

4 孤立検出点除去部

5,5a,33 検出ウィンドウ内映像信号処理部

6, 6a, 6b リファレンスパターン発生部

7, 7 a 上ライン極大極小検出部

*8,8a 下ライン極大極小検出部

9 第2のパターンマッチング角度検出部

10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10

f 画像角度検出装置

11 間引き処理部

12, 42 A/D (アナログ・デジタル) コンバータ

20 補間回路

31, 39a, 39b ラインメモリ

34 1次確定角度検出部

10 35 確定角度リファレンスパターン発生部

36 候補検出部

37 候補リファレンスパターン発生部

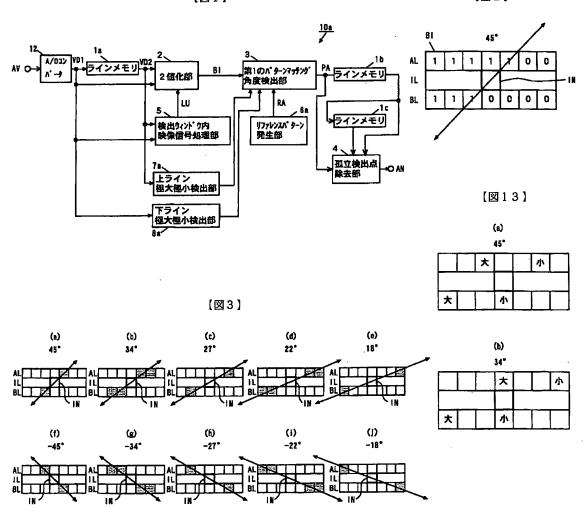
38 2次確定角度検出部

40 3次確定角度検出部

100 走査線補間装置

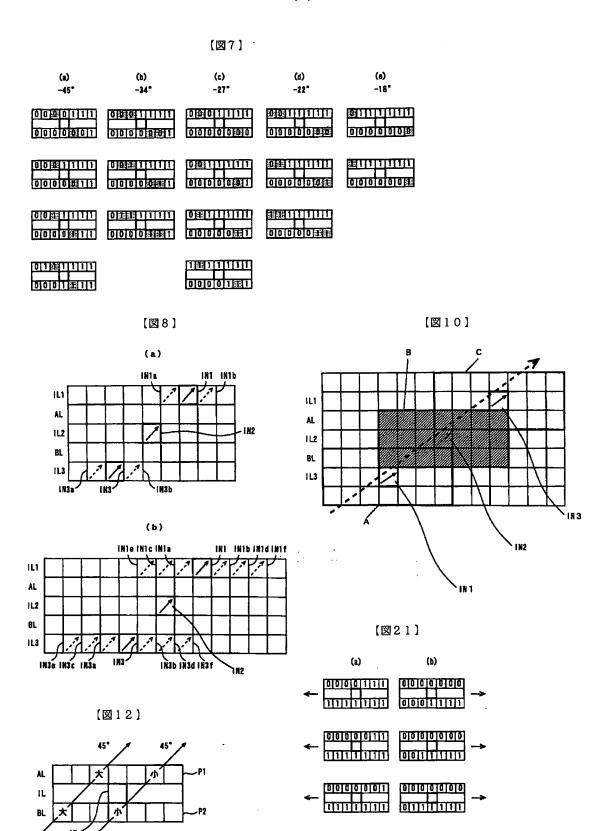
【図1】

【図2】

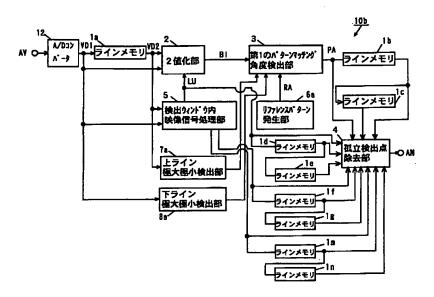


【図4】

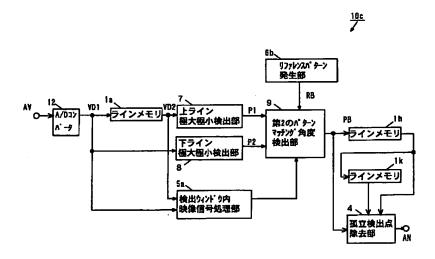
		(1947		
(a) 45°	(b) 34°	(c) 27*	(d) 22°	(6) 18°
00000 111		000000		
00000001		0[0]0[0]0[9]0		
		【図5】		
(a) 45°	(b) 34°	(c) 27*	(d) 22*	(e) 18°
		0至00000		
1111118800		1 2 0 0 0 0 0		
11111200		1111111440		
		【図6】		
(a) -45°	(b) -34°	(c) -27°	(d) -22°	(e) -18*
			到到00000	
1111111100				
11100000	1111100		3 10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
10000000				

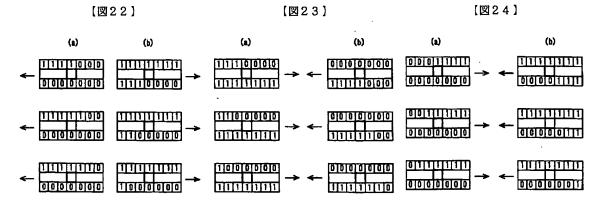


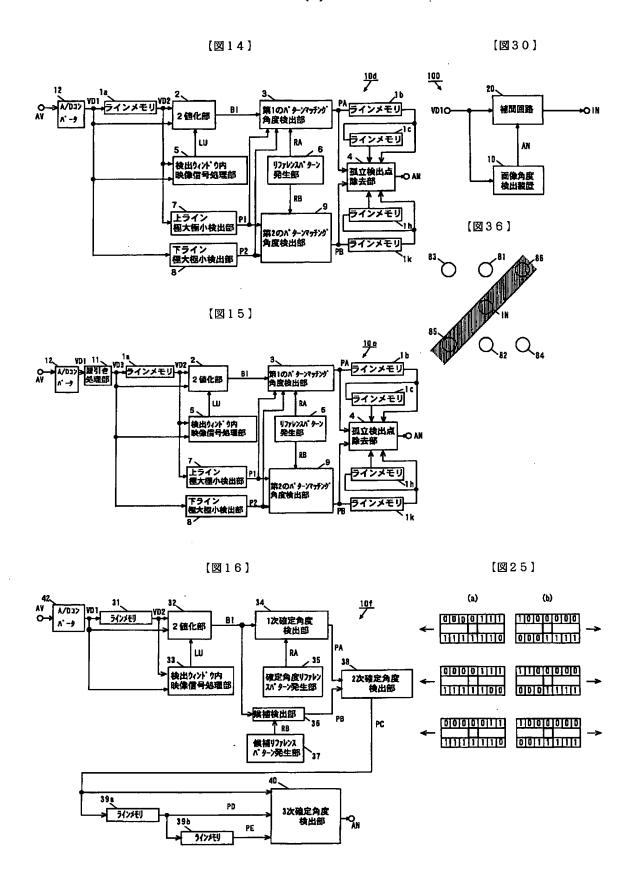
【図9】

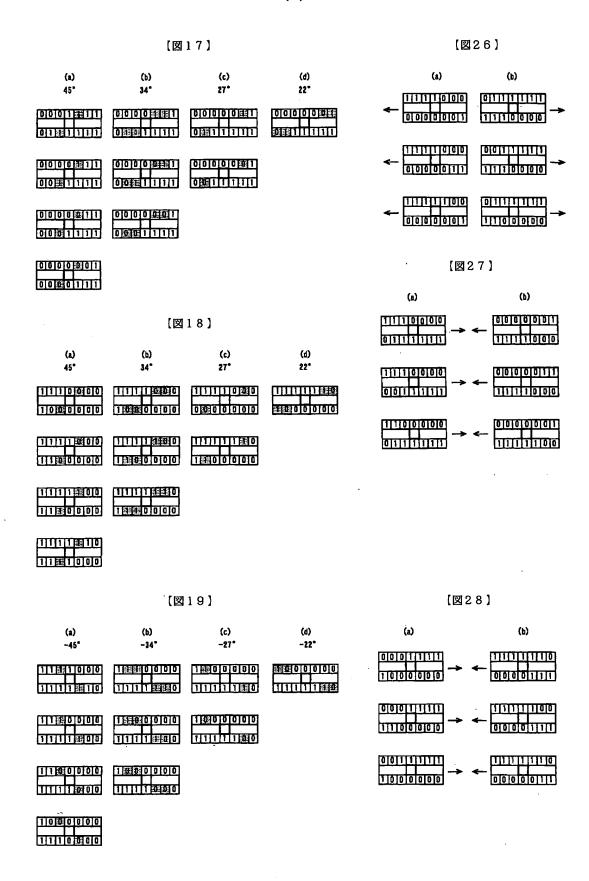


【図11】









【図20】

(4) (b) (c) (d)
-45° -34° -27° -22°

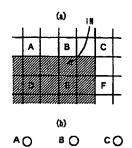
0000000111 00000001 0000001 0000001

000001111 00000001 0000001 00000001

000000111 00000001 00000001

000000111 00000001 00000001

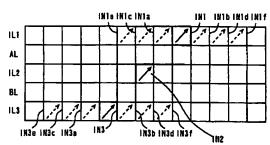
【図37】



AO BO CO IN ○ D● E● FO

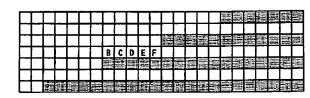
【図29】

. (b)



【図31】

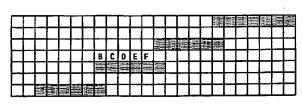
(a)



(b) (c) (d) (e) (f)

【図32】

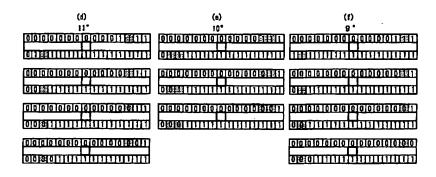
(a)



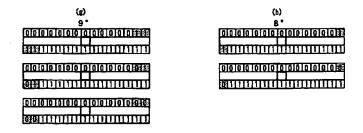
(b) (c) (d) (e) (f)

【図33】

【図34】



[図35]



フロントページの続き

(72)発明者 大喜 智明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 5C063 BA01 BA04 BA08 BA09 CA01 5L096 AA06 EA43 FA06 FA32 FA36 FA67 GA08 GA17 GA26 GA51 HA09

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
✓ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
D OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.